

บทที่ 4

ผลการดำเนินการศึกษา

การดำเนินการศึกษาในการค้นคว้าอิสระนี้ เป็นการศึกษาเรื่องการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำปูน โดยการทำการศึกษาในแต่ละขั้นตอนก็ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายมาร่วมการดำเนินการศึกษา ประกอบด้วย วิศวกร 3 คน, ช่างเทคนิค 3 คน, หัวหน้างานฝ่ายผลิต 2 คน, หัวหน้าพนักงานในสายผลิต 4 คน, พนักงานฝ่ายผลิต 4 คน และ วิศวกรควบคุมคุณภาพ 1 คน รวมทั้งหมด 17 คน โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการศึกษาต่อไปนี้

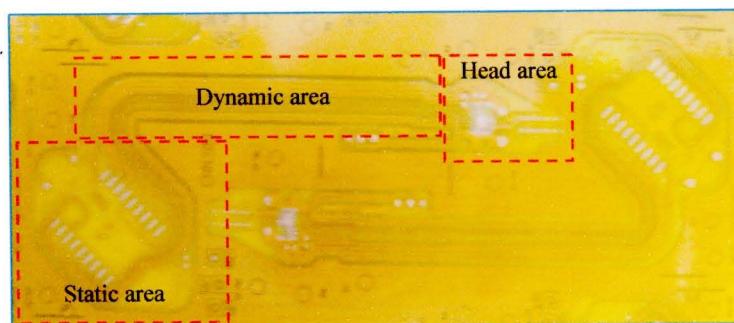
4.1 ระยะกำหนด (Define phase)

4.1.1 ศึกษาปัญหาเบื้องต้น กำหนดลูกค้า และกำหนดวิธีการเก็บข้อมูล

1. จากการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า โรงงานกรณีศึกษานั้นมีปัญหาด้านคุณภาพในการผลิต ผลิตภัณฑ์แพลงวนชนิดอ่อนตระกูล CNN300, CNN301, CNN307 และ CNN308 ซึ่งทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน มากที่สุด ในบรรดาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่โรงงานทำการผลิตอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของโรงงานกรณีศึกษาที่กำลังเริ่มต้นทำการผลิตในสายการผลิต ได้ไม่นานนัก ประกอบกับลูกค้าที่สั่งซื้อมีความต้องการผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในปริมาณที่สูงมาก และกำลังจะมีการเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อ มากขึ้นจากยอดที่สั่งซื้ออยู่ในปัจจุบันภายใน 2 เดือนข้างหน้า ดังนั้นทางโรงงานกรณีศึกษาจึงจำเป็นจะต้องรับทำภาระแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพให้ได้โดยเร็วที่สุด ก่อนที่จะมีการเพิ่มปริมาณการผลิตตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้โรงงานกรณีศึกษาได้รับผลกำไรจากการขายสินค้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ต่อมาจึงได้ทำการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ พบว่า สำหรับลักษณะโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์แพลงวนชนิดอ่อนนี้ก็คือ จะมีลายวงจรไฟฟ้าที่ทำจากทองแดงเคลือบติดอยู่บนแผ่นฟิล์ม Polyimide ชนิดหนึ่งที่

ค้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านจะมีแผ่นฟิล์ม Polyimide อีกชนิดประกอบปิดอยู่ โดยจะมีส่วนที่เป็นจุดเชื่อมต่อวงจรทางไฟฟ้าส่วนที่เป็นทองแดง (Copper pad) สำหรับการใช้งานเท่านั้นที่ถูกเปิดไว้เพื่อไม่ให้เกิดการลัดวงจร (Short circuit) ขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงาน และผลิตภัณฑ์แห่งวงจรชนิดอ่อนแต่ละประเภทนั้นจะถูกออกแบบให้มีความแตกต่างกันตามการใช้งาน โดยส่วนที่จะมีความแตกต่างกันนั้นจะมีอยู่ 3 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกันก็คือ พื้นที่ส่วนหัว (Head area), พื้นที่ส่วนที่เคลื่อนไหว (Dynamic area) และ พื้นที่ส่วนที่ไม่เคลื่อนไหว (Static area) ดังแสดงในรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แห่งวงจรชนิดอ่อนแบบ CNN308

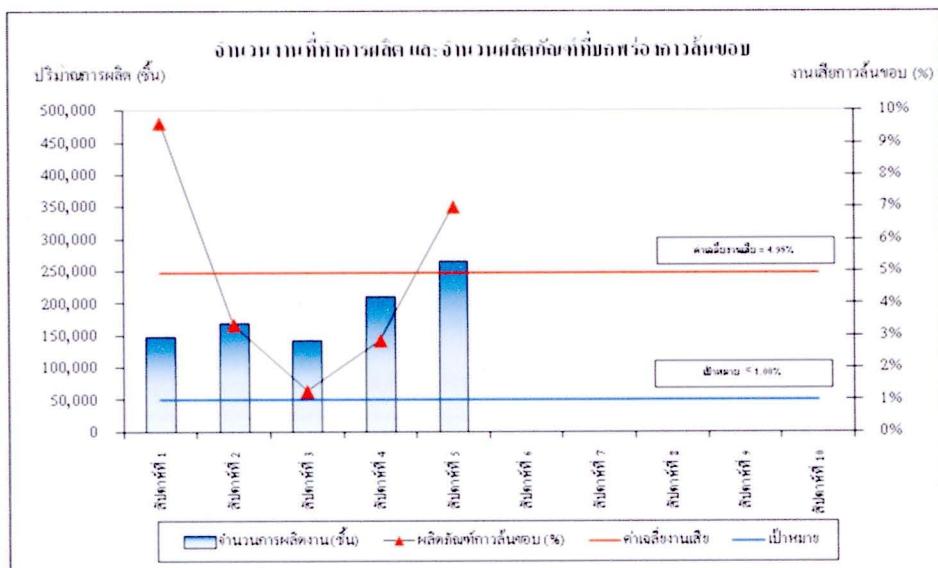
สำหรับผลิตภัณฑ์ CNN300, CNN301, CNN307 และ CNN308 นี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อส่งให้กับลูกค้าที่ทำการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟรายใหญ่รายหนึ่งในประเทศไทย โดยลูกค้ามีความต้องการสินค้าสูงมาก เพื่อที่จะนำไปใช้ประกอบในส่วน Hard disk drive actuator ของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟรุ่นใหม่ ซึ่งแห่งวงจรชนิดอ่อนที่จะนำไปใช้นี้จะต้องมีการเคลื่อนที่และพับงอไปมาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ส่วนที่เคลื่อนไหว (Dynamic area) ในขณะที่ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟทำงาน ดังนั้นแห่งวงจรชนิดอ่อนจะต้องมีคุณภาพที่ดีและความทนทานต่อการใช้งานสูง

2. เมื่อทราบถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แล้วต่อมาจึงทำการกำหนดวิธีการเก็บข้อมูลการผลิต และข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สำหรับการศึกษา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะถ้าหากได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาก็จะทำให้การวิเคราะห์และการแก้ไขนั้นผิดพลาดตามไปด้วย เมื่อศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลของโรงงานกรณีศึกษาที่พบว่า มีการใช้ระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อได้และทั่วโลกยอมรับ ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ

การผลิตและการทำงานของแผนกต่าง ๆ อยู่แล้ว ดังนั้นในการเก็บข้อมูลการผลิต และข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการวัดน้ำหนักแต่ละครั้งนั้น จะทำการเก็บข้อมูลจาก ระบบ SAP ของทางโรงพยาบาลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้มา มีความถูกต้องและเชื่อถือได้

4.1.2 กำหนดปัญหาที่จะทำการปรับปรุง ขอบเขต ตัวชี้วัด และตั้งเป้าหมาย

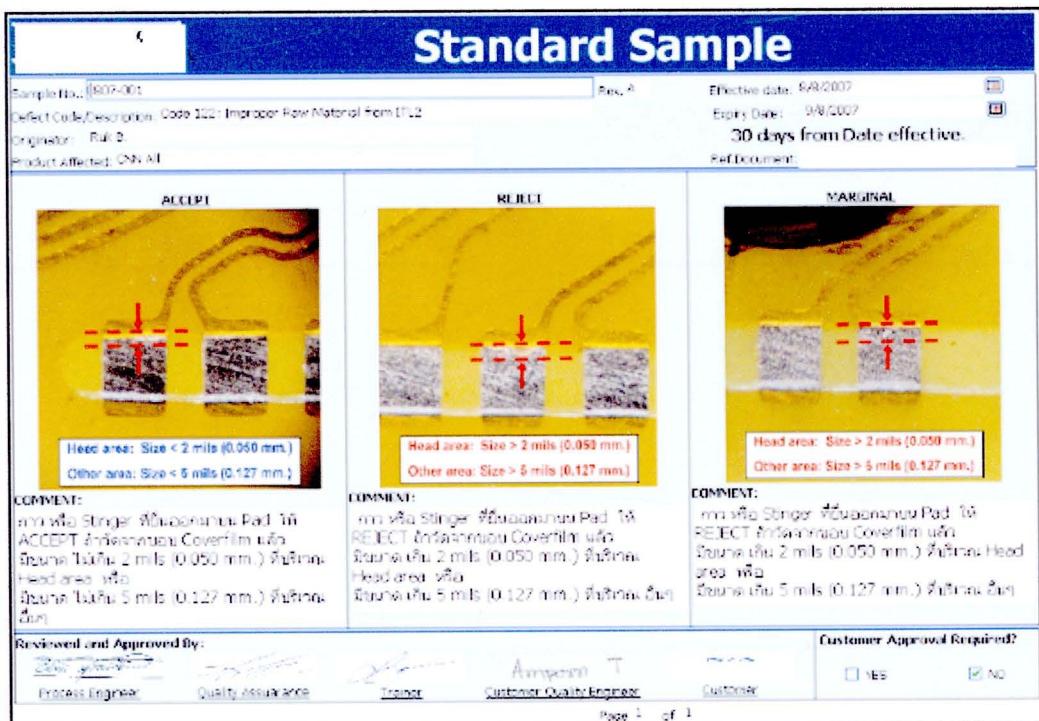
1. จากนั้นจึงเริ่มทำการเก็บข้อมูลการผลิตและข้อมูลปัญหาทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ CNN300, CNN301, CNN307 และ CNN308 โดยทำการเก็บข้อมูลย้อนหลังไปเป็นเวลา 5 สัปดาห์ และพบว่าปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ การเกิดผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องประเภทการล้านของ ซึ่งมีจำนวนมากถึง 63,522 ชิ้น จากการผลิตงานทั้งหมด 938,370 ชิ้น คิดเป็นอัตราการเกิดผลลัพธ์สูงถึง 4.95% ดังแสดงในรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้านของจากระบบ SAP

2. ศึกษาผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องประเภทการล้านของที่จะทำการแก้ไข โดยเริ่มจากการตรวจสอบเอกสารมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Standard operating procedure, SOP) ของการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ CNN300, CNN301, CNN307 และ CNN308 พบร่วมกับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องประเภทการล้านของนั้น จะใช้มาตรฐานเดียวกันกับ ผลิตภัณฑ์ CNN

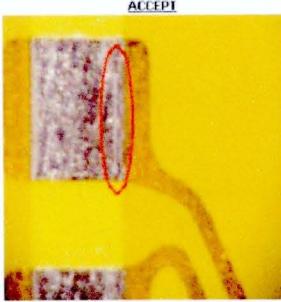
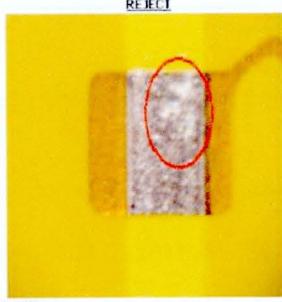
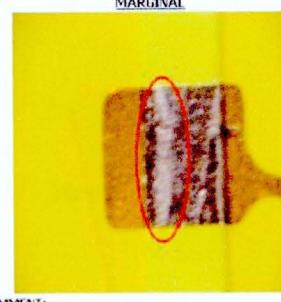
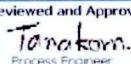
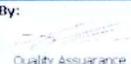
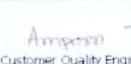
อื่น ๆ ทุกประเภท โดยเกณฑ์การพิจารณาและการตัดสินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องประเภทการลื้นขอบดังกล่าวนั้น ได้กำหนดไว้ว่า เมื่อพบผลิตภัณฑ์ CNN ที่มีการลื้นขอบมาที่บริเวณขอบฟิล์มมากเกินไป จะต้องมีการตรวจสอบ กาวที่ลื้นขอบของผลิตภัณฑ์นั้น โดยใช้การตรวจด้วยสายตาผ่านกล้อง จุลทรรศน์แบบมีสเกล (Scaled microscope) ที่มีอัตราขยาย 10 เท่า ซึ่งเกณฑ์ การตัดสินนั้น จะสามารถยอมรับได้ ถ้าพบว่ามีการลื้นขอบไม่เกิน 0.050 มิลลิเมตร ที่บริเวณพื้นที่ส่วนหัว หรือถ้าพบว่ามีการลื้นขอบไม่เกิน 0.127 มิลลิเมตร ที่บริเวณพื้นที่ส่วนอื่นๆ ดังรูป 4.3



รูปที่ 4.3 มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการลื้นขอบแบบที่ 1

ส่วนอีกร楫หนึ่งคือปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการลื้นขอบออกมานี้ บริเวณตรงกลางของส่วนที่เป็นจุดเชื่อมต่อวงจรทางไฟฟ้าที่เป็นทองแดง (Copper pad) ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งถือว่ามีความรุนแรงของปัญหาสูงมาก และในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการลื้นขอบลักษณะนี้ นั้น เกณฑ์การตัดสินจะใช้วิธีตรวจสอบว่าสภาพการลื้นขอบที่เกิดขึ้นนั้นมีความ หนาหรือไม่ ถ้ามีความหนาจะไม่สามารถยอมรับได้ทุกร楫 หรืออีกนัยหนึ่งก็

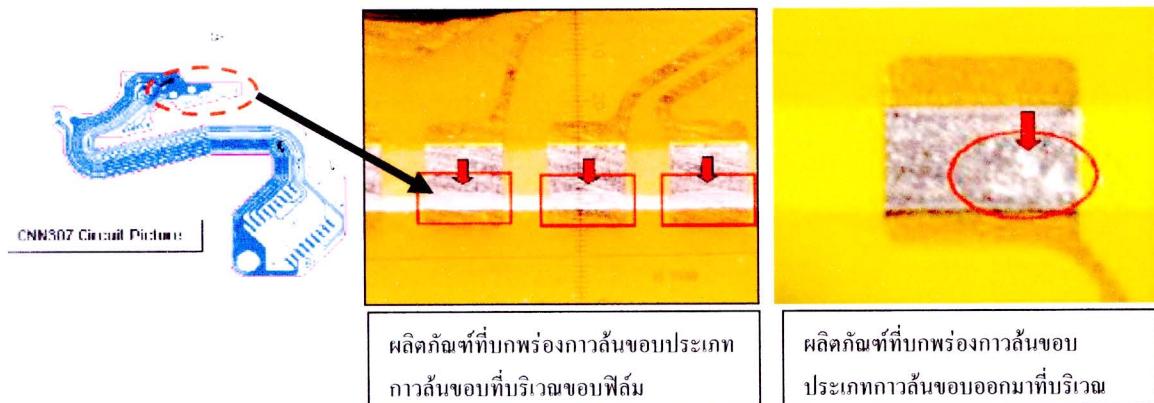
คือมีการลืนออกมานิริเวณนั้นๆ เอง แต่ถ้าไม่มีความหนา ก็จะสามารถยอมรับได้ เพราะกรณีที่เกิดเป็นคราบสีขาวบาง ๆ นั้น จะเป็นการตอกด้านของแก๊สที่เกิดจากการอบกาวซึ่งจะสามารถทำการสะอาดออกໄไปได้เมื่อผ่านกระบวนการล้างในขั้นตอนการผลิตต่อไป จะเห็นว่าเกณฑ์การตัดสินผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการลืนของลักษณะนี้นั้น จะไม่มีค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerance) ที่สามารถยอมรับได้เลย ดังแสดงในรูปที่ 4.4 เพราะว่าหากลูกค้านำผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องไปทำการผลิต จะทำให้การเชื่อมต่อวงจรทางไฟฟ้าที่บริเวณจุดเชื่อมต่อวงจรทางไฟฟ้าส่วนที่เป็นทองแดง (Copper pad) ไม่สมบูรณ์หรือไม่ติดได้ หรือถ้าสามารถเชื่อมต่อติดได้ ก็อาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมาในภายหลัง หรืออาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าปลายทาง (End user) นำไปใช้งาน

INNOVEX Standard Sample					
Sample No.: 0607-004	Rev. A	Effective date: 6/20/2007			
Defect Code/Description: C13 Adhesive Squeeze out (Adhesive Bake away)		Expiry Date: 7/20/2007			
Originator: Tanakorn R.		30 days from Date effective.			
Product Affected: CNN3XX (Night hawk)		Ref.Document: ITL0706E425 (Lab analysis report.)			
ACCEPT	REJECT	MARGINAL			
					
COMMENT: Bake away กรณีที่มีลักษณะของคราบสีขาวที่บกพร่องน้อยกว่า 30% สามารถยอมรับได้ "Accept". * กรณี confirm คราบจะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 30% หมายความว่าต้องมีคราบสีขาวที่บกพร่องมากกว่า 30% จึง "Reject".	COMMENT: Bake away กรณีที่มีลักษณะของคราบสีขาวที่บกพร่องมากกว่า 30% ไม่สามารถยอมรับได้ "Reject". * กรณี confirm คราบจะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 30% หมายความว่าต้องมีคราบสีขาวที่บกพร่องมากกว่า 30% จึง "Reject".	COMMENT: Bake away กรณีที่มีลักษณะของคราบสีขาวที่บกพร่องตั้งแต่ 30% จนถึง 50% สามารถยอมรับได้ "Accept". * กรณี confirm คราบจะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 30% หมายความว่าต้องมีคราบสีขาวที่บกพร่องมากกว่า 30% จึง "Accept".			
Reviewed and Approved By:  Tanakorn. Process Engineer	 Quality Assurance	 Trainer	 Customer Quality Engineer	 Customer	Customer Approval Required? <input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO
Page 1 of 2					Form No. FRM2004 Rev.E

รูปที่ 4.4 มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการลืนของแบบที่ 2

หลังจากเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการลืนของ และมาตรฐานในการพิจารณาร่วมถึงเกณฑ์การตัดสินแล้ว จึงไปทำการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการลืนของ ของผลิตภัณฑ์ CNN300, CNN301, CNN307 และ CNN308 จากกระบวนการผลิตไปทำการวิเคราะห์ (Defect analysis) อีกรอบ เพื่อให้เข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องและช่วยในการกันหาสาเหตุที่

แท้จริง (Root cause) ซึ่งผลที่ได้ทำให้ทราบว่าการเกิดการล้านของนั้น จะพบเพียงบริเวณพื้นที่ส่วนหัว (Head area) ของผลิตภัณฑ์เท่านั้น และยังพบอีกว่า ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องประเภทการล้านของนั้นบริเวณพื้นที่ส่วนหัว จะมี 2 ประเภท คือ ประเภทการล้านของน้ำที่บริเวณขอบฟิล์มมากเกินไป และ ประเภทการล้านของน้ำที่บริเวณตรงกลางของส่วนที่เป็นจุดเชื่อมต่อวงจรทางไฟฟ้าที่เป็นทองแดง ดังรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้านของ

โดยที่สัดส่วนของประเภทการล้านของน้ำที่บริเวณตรงกลางของส่วนที่เป็นจุดเชื่อมต่อวงจรทางไฟฟ้าที่เป็นทองแดง จะมีสัดส่วนที่สูงกว่ามาก โดยคิดเป็น 94% ของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องประเภทการล้านของทั้งหมด

3. จากข้อมูลที่ได้ทำให้สามารถกำหนดขอบเขตที่จะทำการศึกษาได้นั้นคือ จะทำการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้านของ ของผลิตภัณฑ์ CNN300, CNN301, CNN307 และ CNN308 เท่านั้น โดยจะทำการศึกษาระบวนการผลิตตั้งแต่กระบวนการแรกคือ กระบวนการติดแผ่นฟิล์มอัตโนมัติ จนถึงกระบวนการสุดท้ายคือ กระบวนการบรรจุหินห่อ โดยในการศึกษานี้จะใช้ตัวชี้วัดเป็น ค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้านของ มีหน่วยเป็น เปอร์เซ็นต์ (%) และมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะทำการลดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้านของลงจาก 4.95% ให้เหลือน้อยกว่า 1% ซึ่งเป้าหมายที่ตั้งนั้นก็เป็นเป้าหมายเดียวกันกับเป้าหมายของโรงงานกรณีศึกษาด้วยเห็นกัน ดังนั้น การศึกษานี้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของโรงงานกรณีศึกษาด้วย

4.1.3 กำหนดผู้ร่วมทำโครงการ

เนื่องจากในการศึกษานี้เป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเดียวกันกับเป้าหมายของ โรงงานกรณีศึกษา ทำให้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทางโรงงาน กรณีศึกษาเป็นอย่างมาก โดยในส่วนของการจัดตั้งกลุ่มผู้ร่วมทำโครงการปรับปรุง คุณภาพน้ำ ทางโรงงานกรณีศึกษาได้ยินยอมให้ทำการคัดเลือกบุคลากรจาก หน่วยงานต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ ดังนั้นจึงได้ทำการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้า มาร่วมกลุ่ม โดยพิจารณาคัดเลือกจากบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ บกพร่องการล้นของที่ทำงานอยู่ในสายการผลิต โดยตรงเป็นหลัก

ในการคัดเลือกบุคลากรคัดกล่าวนั้นยังได้พิจารณาคัดเลือกจากบุคลากรใน ห้องฯ ระดับ ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานลงมาถึงระดับพนักงานปฏิบัติการอีกด้วย เพื่อให้มีความแตกต่างหลากหลายในเรื่องของ มนุษย์ ความคิด และประสบการณ์ที่ แต่ละคนมีต่อปัญหา เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้สามารถรวมปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับปัญหาได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมมากที่สุด อีกทั้งยัง อาจจะมีแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ อีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้ทำการพิจารณาด้วยว่าบุคลากรที่จะทำการคัดเลือกมานั้น มี พื้นฐานความรู้ทางด้าน ชิกซ์ ชิกม่า เป็นอย่างไร เพื่อให้มีความเข้าใจถึงขั้นตอน ค่าง ๆ ในการทำ ชิกซ์ ชิกม่า เมื่อไหร่ กัน และเพื่อให้บุคลากรในกลุ่มสามารถ ดำเนินงานไปด้วยกันตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สดคอกล้องกัน และมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อสอบถามไปยัง ผู้จัดการ วิศวกร และหัวหน้างาน ก็ ทำให้ทราบว่าพนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรม ชิกซ์ ชิกม่า จาก มหาสเตอร์ แบล็คเบลท์ และ แบล็คเบลท์ (Black belt) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ชิกซ์ ชิกม่า ของโรงงานแล้ว เนื่องจากทางโรงงานเองมีนโยบายในการส่งเสริมให้ พนักงานที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงงานทุกคน มีความรู้ในเรื่องการ ปรับปรุงคุณภาพโดยการใช้ ชิกซ์ ชิกม่า เป็นแนวทางหลักในการดำเนินงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนนำ ชิกซ์ ชิกม่า ไปใช้ในการทำงานให้ดีขึ้น มีความเข้าใจ ตรงกัน และสามารถทำงานสดคอกล้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยในส่วน ของ วิศวกร และ หัวหน้างานฝ่ายผลิตอาวุโส จะต้องผ่านการฝึกอบรมในระดับ กรีนเบลท์ ทุกคน และในส่วนของ ช่างเทคนิค หัวหน้างาน พนักงานปฏิบัติการ และพนักงานในส่วนของการสนับสนุนอื่น ๆ หรือมีความเกี่ยวข้องกับ

สายการผลิตทางอ้อม จะต้องผ่านการฝึกอบรมในระดับ ออเรนจ์เบลท์ (Orange belt) ทุกคน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามาร่วมกลุ่ม สามารถทำได้อย่างเต็มที่

ซึ่งในที่สุดก็ได้คัดเลือกบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ มาได้รวมทั้งสิ้น 17 คน โดยบุคลากรทุกคนเป็นผู้ที่ทำงานและรับผิดชอบอยู่ในกระบวนการผลิตที่จะทำการศึกษาทั้งหมด และนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงพนักงานที่เป็นผู้ทำการผลิต งานในสายการผลิตโดยตรงครบถ้วน 2 กะการผลิตอีกด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิตการเคลื่อนแบบหลายแผ่น 1 คน
2. ช่างเทคนิคกระบวนการผลิตการเคลื่อนแบบหลายแผ่น 1 คน
3. วิศวกรควบคุมกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 1 คน
4. ช่างเทคนิคกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 1 คน
5. วิศวกรควบคุมผลิตภัณฑ์ CNN 1 คน
6. ผู้ช่วยวิศวกรควบคุมผลิตภัณฑ์ CNN 1 คน
7. วิศวกรควบคุมคุณภาพ 1 คน
8. หัวหน้างานฝ่ายผลิตกระบวนการผลิตการเคลื่อนแบบหลายแผ่น 1 คน
9. หัวหน้าพนักงานในสายผลิตการเคลื่อนแบบหลายแผ่น 2 คน
10. พนักงานในสายผลิตการเคลื่อนแบบหลายแผ่น 2 คน
11. หัวหน้างานฝ่ายผลิตกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 1 คน
12. หัวหน้าพนักงานในสายผลิตกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 2 คน
13. พนักงานในสายผลิตกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 2 คน

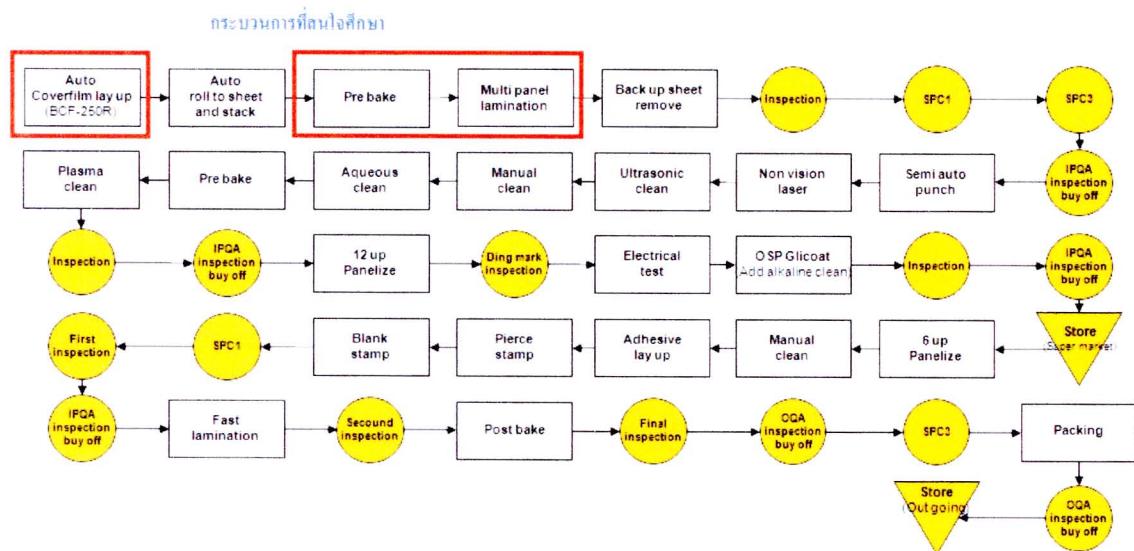
ทางโรงงานกรณีศึกษาก็ได้พิจารณาอนุมัติให้บุคลากรดังกล่าวทั้งหมด สามารถมาเข้าร่วมกลุ่มตามที่ได้ขออนุญาตไปครบถ้วน นอกจากนี้ยังจัดสรรเวลาและมอบหมายให้บุคลากรดังกล่าวทุกคนมาเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง รวมถึง ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มไปอีกด้วย

หลังจากนี้จึงทำการประชุมเพื่ออธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ของการ ทำการศึกษาให้สมาชิกในกลุ่มได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางในการดำเนินงาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ

4.2 ระยะวัด (Measure Phase)

4.2.1. สร้างแผนผังการไหลกระบวนการ (Process flow diagram)

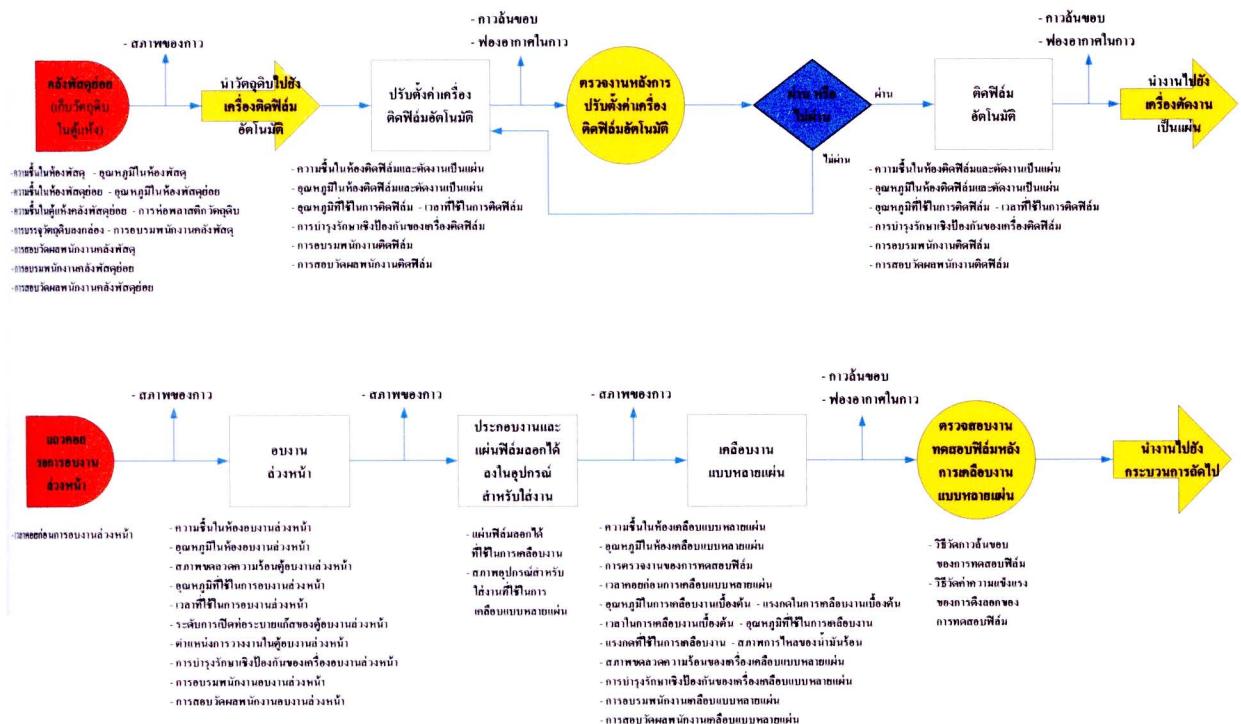
ทำการศึกษาระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ CNN300, CNN301, CNN307 และ CNN308 ตั้งแต่กระบวนการแรก คือ กระบวนการติดแผ่นฟิล์มอัตโนมัติ (Auto coverfilm lay up) จนถึงกระบวนการสุดท้าย คือ การนำผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วไปเก็บที่คลังพัสดุ (Store) พบว่ามีห้องหมวด 42 กระบวนการ จากนั้นจึงนำข้อมูลกระบวนการผลิตที่ได้จากการศึกษามาสร้างแผนผังการไหลกระบวนการ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกระบวนการผลิตทั้งหมดว่ามีกระบวนการใดบ้าง และมีกระบวนการใดที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้านขอบ ซึ่งเมื่อตรวจสอบตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำ การผลิตออกมายากแต่ละกระบวนการ ในแผนผังการไหลแล้ว พบว่าผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้านขอบจะเกิดขึ้นที่ กระบวนการเคลือบแบบหลายแผ่น (Multi panel lamination) โดยมีกระบวนการติดฟิล์มอัตโนมัติ (Auto coverfilm lay up) และกระบวนการอบ (Pre bake) ที่อยู่ก่อนหน้านั้นเกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากเป็นกระบวนการที่สามารถส่งผลถึงสภาพภาวะของฟิล์ม ได้ และอาจจะมีผลกระทบต่อการเกิดผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้านขอบ ดังรูป 4.6



รูปที่ 4.6 แผนผังการไหลกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ CNN300, CNN301, CNN307 และ CNN308

4.2.2. สร้างแผนที่กระบวนการ (Process mapping)

ทำการศึกษาระบวนการติดไฟล์อัตโนมัติ กระบวนการรอบ และ กระบวนการเคลื่อนแบบหลายแผ่น ทั้ง 3 กระบวนการ ที่ได้จากขั้นตอนที่แล้วในเชิงลึกอย่างละเอียด อีกรึ โดยทำการศึกษาลงไปในขั้นตอนการทำงานย่อย หรือกระบวนการย่อยที่มีอยู่ในกระบวนการทั้ง 3 กระบวนการดังกล่าว รวมถึงทำการระดมสมองกับสมาชิกในกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อกระบวนการแต่ละกระบวนการด้วย จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาร่างแผนที่กระบวนการของกระบวนการทั้ง 3 ดังกล่าว พร้อมกับระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการ หรือที่เรียกว่า ปัจจัยขาเข้ากระบวนการที่สำคัญ (Key input variables, KPIVs) และปัจจัยขาออกของกระบวนการที่สำคัญ (Key output variable, KPOVs) ดังรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 แผนที่กระบวนการติดไฟล์อัตโนมัติ กระบวนการรอบ และ กระบวนการเคลื่อนแบบหลายแผ่น



จะเห็นว่ามีการระบุ ปัจจัยที่มีผลกระบวนการค่อกระบวนการ หรือที่เรียกว่า ปัจจัยขาเข้ากระบวนการที่สำคัญ และปัจจัยขาออกของกระบวนการที่ได้จากการนี้ๆ หรือที่เรียกว่า ปัจจัยขาออกกระบวนการที่สำคัญ ไว้ในแต่ละกระบวนการย่อย โดยในส่วนของปัจจัยขาเข้ากระบวนการที่สำคัญจะมีหลายปัจจัยตามกระบวนการนี้ๆ ส่วนปัจจัยขาออกกระบวนการที่สำคัญ จะมีเพียง สภาพของก้าว ฟองอากาศในก้าว และก้าวล้านของเพียง 3 ปัจจัยเท่านั้น เพราะทั้ง 3 ปัจจัยนี้มีผลโดยตรงกับการเกิดผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องก้าวล้านของที่สนใจทำการศึกษานั้นเอง

สำหรับรายละเอียดของกระบวนการย่อยแต่ละกระบวนการและปัจจัยขาเข้ากระบวนการที่สำคัญที่พิจารณาแล้วว่า น่าจะมีผลกระบวนการค่อผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องก้าวล้านของ ที่จะนำไปทำการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กระบวนการคลังพัสดุย่อย (เก็บวัตถุคิบในตู้แห้ง)

เป็นคลังพัสดุย่อยในสายการผลิตที่จะมีการนำวัตถุคิบฟิล์มจากคลังพัสดุ ให้กลุ่มค้านนอกสายการผลิตซึ่งถูกเก็บไว้ในห้องเย็นเพื่อรักษาสภาพของก้าว มาเก็บไว้ในเพื่อส่งต่อไปทำการผลิตต่อไป แต่เนื่องจากฟิล์มนั้นถูกเก็บไว้ในห้องเย็นซึ่งมีความชื้นสูงมาก่อน ดังนั้นฟิล์มดังกล่าวจะต้องถูกนำไปเก็บไว้ในตู้แห้ง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อลดความชื้นที่มีผลกับสภาพของก้าวให้มีความชื้นต่ำที่สุด ก่อนจะนำไปใช้ ในกระบวนการนี้จะพิจารณาปัจจัยขาเข้ากระบวนการที่สำคัญ ในส่วนของ ความชื้น อุณหภูมิ ต่างๆ ที่ก้าวจะได้รับ การบรรจุ และการทำงานของพนักงานเป็นหลัก

2. กระบวนการนำวัตถุคิบไปยังเครื่องติดฟิล์มอัตโนมัติ

กระบวนการนี้เป็นการนำงานไปยังกระบวนการติดฟิล์มอัตโนมัติ จึงไม่มีการพิจารณาปัจจัยใดๆ

3. กระบวนการปรับตั้งค่าเครื่องติดฟิล์มอัตโนมัติ

เป็นกระบวนการที่ทำการปรับตั้งค่าเครื่องติดฟิล์มอัตโนมัติและทดสอบผลการทำงาน ก่อนที่จะเริ่มทำการติดฟิล์มแบบอัตโนมัติเข้ากับแพลงวงจรชนิดอ่อน ซึ่งวัตถุคิบฟิล์มและแพลงวงจรชนิดอ่อนที่จะทำการผลิต จะถูกนำมาไปไว้ที่เครื่องรวมทั้งจะมีการนำวัตถุคิบเหล่านี้ไปใช้ทำการปรับตั้งเครื่องด้วย ดังนั้นจึงมีการพิจารณาปัจจัยขาเข้ากระบวนการที่สำคัญในส่วนของ ความชื้น อุณหภูมิ ที่ก้าว

จะได้รับทั้งจาก สภาพแวดล้อมในห้อง และจากการติดฟิล์ม โดยเครื่องติดฟิล์ม อัตโนมัติ รวมถึงพนักงานที่ทำงานด้วย

4. กระบวนการตรวจงานหลังการปรับตั้งค่าเครื่องติดฟิล์มอัตโนมัติ

เป็นกระบวนการที่ทำการสุ่มตรวจสอบการเกิดผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องภาวะล้า ขอบหรืออื่น ๆ โดยใช้การตรวจด้วยสายตาผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบมีสเกลที่มี อัตราขยาย 10 เท่า เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจพบปัญหา ป้องกันการเกิด ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องจำนวนมากเนื่องจากเครื่องจักรดังกล่าวมีความสามารถในการผลิตงานในปริมาณสูงมาก และยังป้องการเดือดของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง ไปยังกระบวนการถัดไปอีกด้วย แต่ในขั้นตอนนี้เป็นการสุ่มตรวจซึ่งเร็วมาก และไม่มีผลกับการเกิดผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องภาวะล้านของปัจจุบัน ไม่มีการพิจารณา ปัจจัยใด ๆ

5. กระบวนการทำการติดฟิล์มแบบอัตโนมัติ

เป็นกระบวนการที่ทำการติดฟิล์มเข้ากับแพวงจรชนิดอ่อนแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นการทำให้ฟิล์มยึดติดกับแพวงจรชนิดอ่อนตรงตามตำแหน่งของวงจร ที่ออกแบบมา และเป็นการติดฟิล์มแบบชั่วคราวที่ใช้ความร้อนไม่สูง ใช้เวลาไม่นาน และใช้แรงกดไม่นานนักเท่านั้น ก่อนที่จะไปทำการติดแบบถาวรที่ กระบวนการถัดไป ดังนั้นจึงมีการพิจารณาปัจจัยเข้ากระบวนการที่สำคัญใน ส่วนของ ความชื้น อุณหภูมิ ที่อาจจะได้รับ ทั้งจากสภาพแวดล้อมในห้อง และ จากการติดฟิล์ม โดยเครื่องติดฟิล์มอัตโนมัติ รวมถึงพนักงานที่ทำงานด้วย ดังนั้น กระบวนการนี้จึงมีปัจจัยเข้ากระบวนการที่สำคัญ และปัจจัยของ กระบวนการที่สำคัญ เหนื่อนกันกับกระบวนการปรับตั้งค่าเครื่องติดฟิล์ม อัตโนมัติในขั้นตอนที่แล้ว

6. กระบวนการนำ้งานไปยังเครื่องตัดงานเป็นแผ่น

กระบวนการนี้เป็นการนำ้งานไปยังกระบวนการตัดงานเป็นแผ่น จึงไม่มี การพิจารณาปัจจัยใดๆ

7. กระบวนการแสวงคอบอร์ดการทำงานล่วงหน้า

กระบวนการนี้เป็นการนำงานไปร่อในแสวงคอบอร์ดเพื่อผลงานล่วงหน้า จึงไม่มีการพิจารณาปัจจัยใดๆ

8. กระบวนการอ่อนหน้า

เป็นกระบวนการนำงานมาอ่อนล่วงหน้าด้วยอุณหภูมิต่ำและโดยใช้เวลาไม่นานนัก เพื่ออ่อนการให้เริ่มเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลว และมีความพร้อมสำหรับการนำไปทำการเคลือบแบบหลายแผ่นในกระบวนการตัดไป ดังนั้นจึงมีการพิจารณาปัจจัยเข้ากระบวนการที่สำคัญในส่วนของ ความชื้น อุณหภูมิ ที่ควรได้รับ ทั้งจากสภาพแวดล้อมในห้อง ในสู่ข้าง外 สภาพของสู่ข้างใน และการทำงานของพนักงาน ที่จะมีผลต่อสภาพของกาวโดยตรง

9. กระบวนการประกอบงาน และแผ่นฟิล์มลอกได้ลงในอุปกรณ์สำหรับใส่งาน

เป็นกระบวนการที่จะนำงาน (แผ่วงชนิดอ่อนที่ติดฟิล์มแบบชั่วคราว) มาประกอบเข้ากับชุดแผ่นฟิล์มลอกได้สำหรับการเคลือบแบบถาวร โดยจะวางเรียงชั้นกันลงในอุปกรณ์สำหรับใส่งาน ก่อนที่จะนำไปทำการเคลือบแบบหลายแผ่นต่อไป จึงมีการพิจารณาปัจจัยเข้ากระบวนการที่สำคัญในส่วนของชุดแผ่นฟิล์มลอกได้ และสภาพของอุปกรณ์สำหรับใส่งาน

10. กระบวนการเคลือบงานแบบหลายแผ่น

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่สำคัญมาก เพราะเป็นกระบวนการที่จะนำงานที่ประกอบลงในอุปกรณ์สำหรับใส่งานเรียบร้อยแล้ว ไปทำการเคลือบแบบหลายแผ่นพร้อม ๆ กันด้วย อุณหภูมิสูง แรงกดสูง และใช้เวลานาน จนกระทั่ง แผ่วงชนิดอ่อนและฟิล์มติดกันแบบถาวร ดังนั้นจึงมีการพิจารณาปัจจัยเข้ากระบวนการที่สำคัญต่าง ๆ จำนวนมากที่สุด โดยจะมีในส่วนของ ความชื้น อุณหภูมิ ที่ควรได้รับ ทั้งจากสภาพแวดล้อมในห้อง อุณหภูมิ แรงกด และเวลา ที่ใช้ในการเคลือบงาน สภาพของเครื่องเคลือบงานแบบหลายแผ่น และการทำงานของพนักงาน ที่จะมีผลต่อการเกิดภาวะลื้นของ และฟองอากาศในการซึ่งถูกกินมาตรฐานก็จะกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่นักพร่องไว

11. กระบวนการตรวจสอบงานทดสอบฟิล์มหลังการเคลือบงานแบบหลายแผ่น

เป็นกระบวนการที่จะนำงานทดสอบฟิล์มที่เคลือบแล้ว มาทำการตรวจสอบ การล้ำของฟิล์ม และฟองอากาศในงาน โดยใช้การตรวจด้วยสายตาผ่านกล้อง จุลทรรศน์แบบมีสเกลที่มีอัตราขยาย 10 เท่า และวัดค่าความแข็งแรงการดึงลอก ของฟิล์ม โดยใช้เครื่องวัดค่าความแข็งแรงการดึงลอก จึงมีการพิจารณาปัจจัยทางเข้ากระบวนการที่สำคัญเพียงแค่การวัดหรือตรวจสอบงานเท่านั้น

12. กระบวนการนำ้งานไปยังกระบวนการถัดไป

กระบวนการนี้เป็นการนำ้งานไปยังกระบวนการถัดไป จึงไม่มีการพิจารณา ปัจจัยใด ๆ

4.2.3. สร้างแผนภูมิกำกับปลา (Fishbone diagram)

นำข้อมูลจากที่ได้ศึกษาแผนผังการไหลกระบวนการ และแผนที่กระบวนการ ทั้งหมด มาทำการสร้างแผนภูมิกำกับปลา โดยจะอาศัยหลักการ 5M1E ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก ของปัญหา ประกอบด้วย คน (Man), เครื่องจักร (Machine), วัสดุคง (Material), วิธีการ (Method), การวัด (Measurement) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งใน การทำขั้นตอนนี้จะนำเอาปัจจัยทั้งหมดทุกปัจจัยที่ได้มาจากการศึกษาแผนที่กระบวนการ ในตอนแรกที่ได้สร้างแผนภูมิกำกับปลาไว้ ให้ตรงตาม หัวข้อของสาเหตุหลักของปัญหา ซึ่งผลจากการทำแผนภูมิกำกับปลาทำให้ได้ปัจจัยที่มี ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่นักพร่องก้าวล้ำของมาทั้งหมด 47 ปัจจัย

ทั้งนี้เนื่องจากจำนวนปัจจัยทั้งหมดมีจำนวนมากถึง 47 ปัจจัย ซึ่งไม่สามารถ แสดงได้หมดในรูปแผนภูมิกำกับปลาเพียงรูปเดียว ดังนั้นจึงได้แบ่งออกมาเป็นกำกับหลัก หรือแบ่งตามสาเหตุหลักของปัญหา ซึ่งเมื่อแบ่งออกมานแล้วจะได้ทั้งหมด 5 กำกับหลัก ประกอบไปด้วยสาเหตุหลักที่มาจากการ

1. คน

คือปัจจัยเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานคลังพัสดุ กระบวนการติดฟิล์ม อัตโนมัติ กระบวนการอบล่วงหน้า และ กระบวนการเคลือบแบบหลายแผ่น

2. เครื่องจักร

คือปัจจัยเกี่ยวกับการวัสดุ อุปกรณ์ ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร รวมทั้ง ค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ในกระบวนการติดฟิล์มอัตโนมัติ กระบวนการอบ และ กระบวนการเคลือบแบบหลายแผ่น

3. วิธีการ

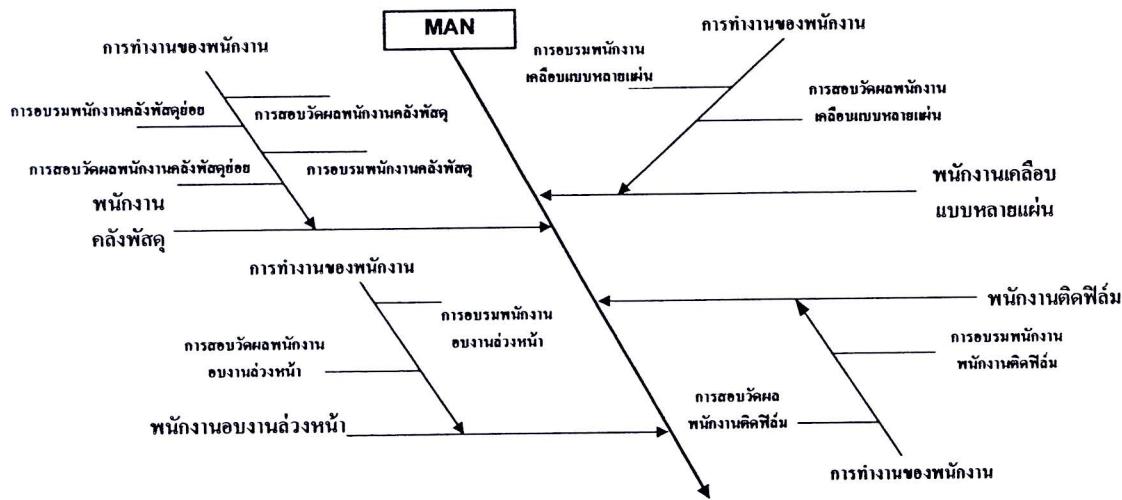
คือปัจจัยเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการทำงานในกระบวนการติดพิล์ม อัตโนมัติ กระบวนการอบ และกระบวนการเคลือบแบบหลายแผ่น

4. วัสดุคุณภาพ

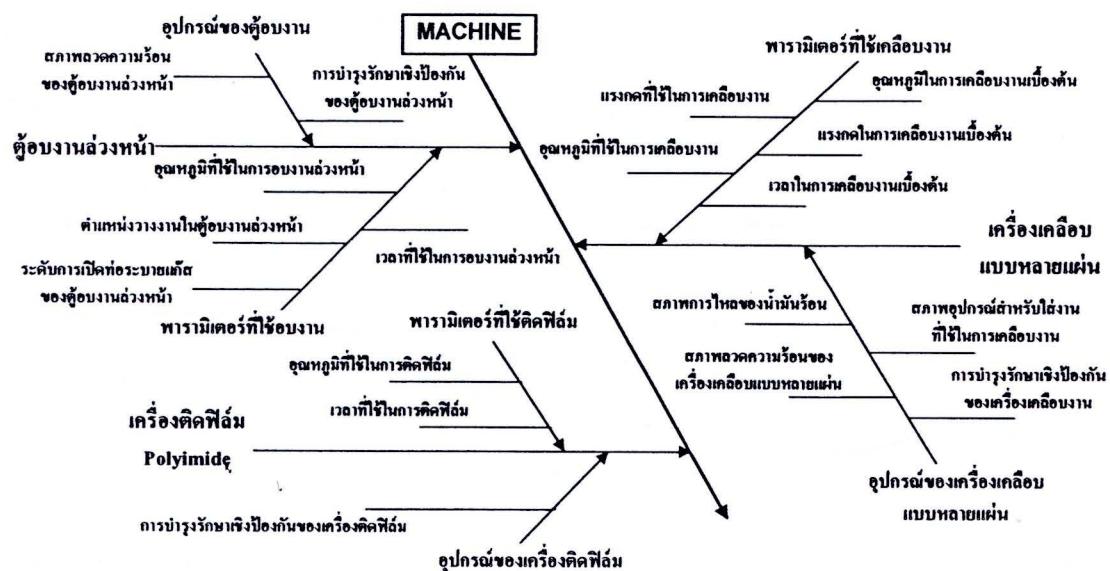
คือปัจจัยเกี่ยวกับวัสดุคุณภาพที่นำมาใช้ในกระบวนการติดพิล์ม อัตโนมัติ กระบวนการอบ และกระบวนการเคลือบแบบหลายแผ่น

5. สิ่งแวดล้อม

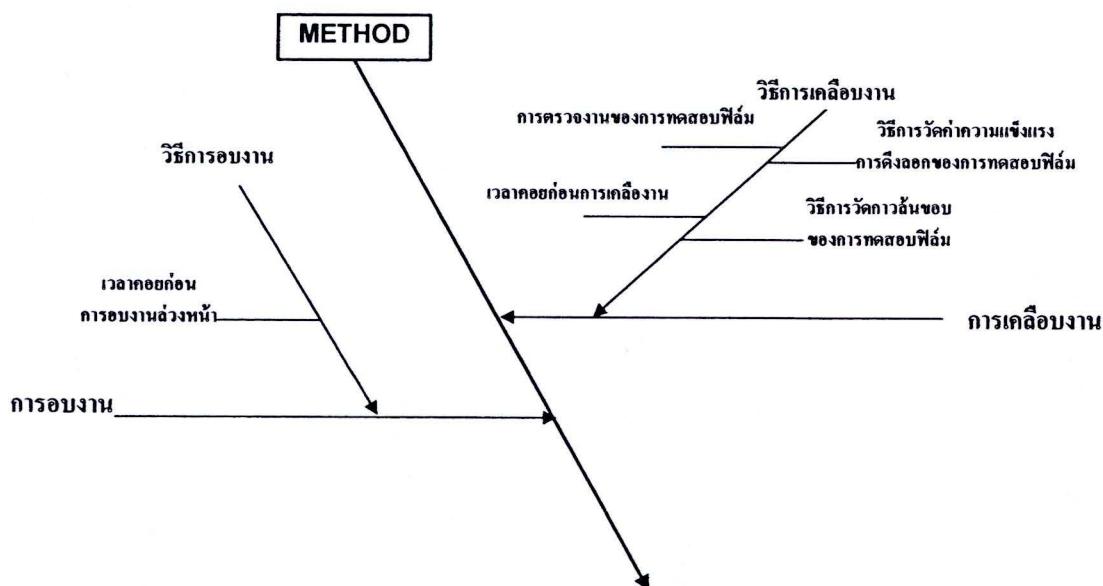
คือปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระบวนการติดพิล์ม อัตโนมัติ กระบวนการอบ และกระบวนการเคลือบแบบหลายแผ่น ดัง แสดงรูปที่ 4.8 - 4.12



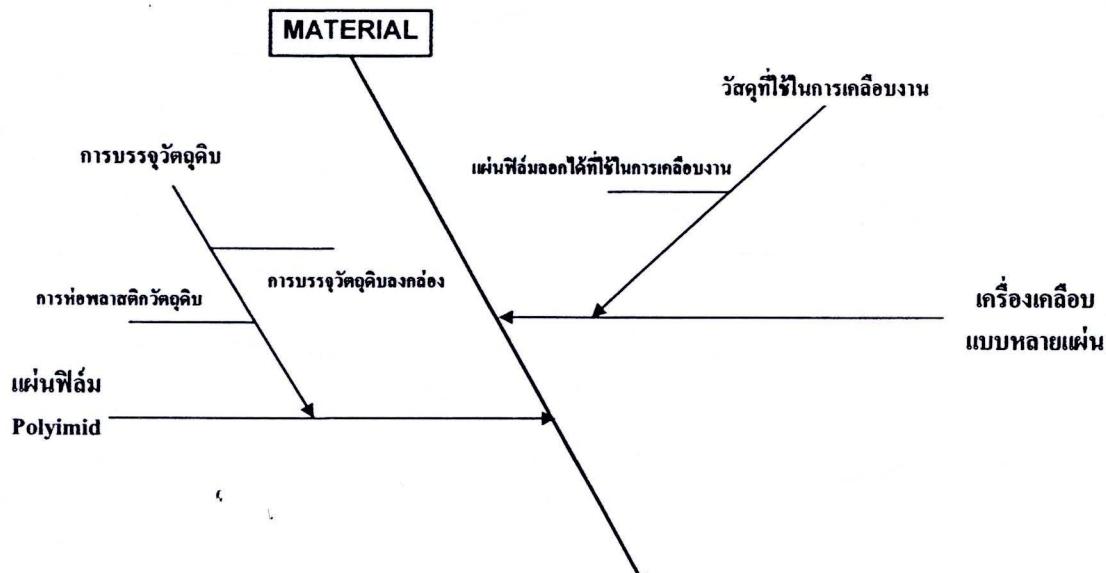
รูปที่ 4.8 แผนภูมิกำลังปลาปัจจัยจาก คน (Man)



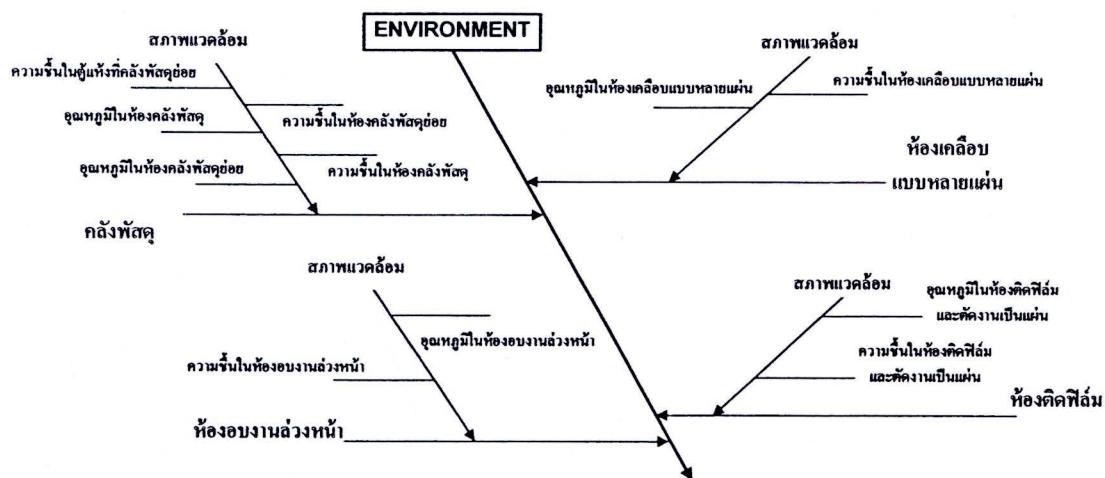
รูปที่ 4.9 แผนภูมิกำ้งปลาปั้งขับจาก เครื่องจักร (Machine)



รูปที่ 4.10 แผนภูมิกำ้งปลาปั้งขับจาก วิธีการ (Method)



ຮູບທີ່ 4.11 ແພນກຸມືກັງປລາປົງຈັບຈາກ ວັດຖຸດິນ (Material)



ຮູບທີ່ 4.12 ແພນກຸມືກັງປລາປົງຈັບຈາກ ສິ່ງແວດ້ອນ (Environment)

4.2.4. สร้างตารางเหตุและผล (Cause and effect matrix)

พิจารณาความสัมพันธ์และผลกระทบของปัจจัยขาเข้ากระบวนการที่สำคัญแต่ละปัจจัยกับปัจจัยขาออกกระบวนการที่สำคัญ โดยใช้ตารางเหตุและผลเพื่อคัดกรองปัจจัยขาเข้ากระบวนการที่สำคัญ ที่ได้มาจากการทำแผนภูมิกำลังปลาจำนวนทั้งหมด 47 ปัจจัย ซึ่งมีจำนวนมาก ให้เหลือแต่ปัจจัยขาเข้าที่สำคัญมากและมีผลกระทบกับผลิตภัณฑ์ที่บ่งพร่องจริงๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อในขั้นตอนถัดไป

ในการศึกษานี้พบว่ามีปัจจัยขาออกกระบวนการที่สำคัญอีก 2 ปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กันกับกระบวนการติดฟิล์มอัตโนมัติ กระบวนการอบ และกระบวนการเคลือบแบบหลายแผ่น ที่ต้องนำมาระบุด้วย นั่นคือ ผลิตภัณฑ์ที่บ่งพร่องฟองอากาศ (Air bubble defect) และ ผลที่ได้ร่วม (Total yield) ดังนั้นในการสร้างตารางเหตุและผลจะทำโดยการนำเอาปัจจัยขาเข้ากระบวนการที่สำคัญทั้ง 47 ปัจจัย มาใส่ไว้ทางด้านซ้ายของตารางตามแนวโน้ม และนำเอาปัจจัยขาออกกระบวนการที่สำคัญทั้ง 3 ปัจจัย มาใส่ไว้ทางด้านบนของตารางตามแนวตั้ง แล้วจึงทำการกำหนดคะแนน ปัจจัยขาออกกระบวนการที่สำคัญที่สูง ให้เป็น 5 ปัจจัย ที่สำคัญตามลำดับความสำคัญของแต่ละปัจจัยต่อการแก้ไขปัญหา จึงได้ทำการกำหนดให้ ผลิตภัณฑ์ที่บ่งพร่องฟองอากาศ เป็นปัจจัยรอง หลัก โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 9 คะแนน ผลิตภัณฑ์ที่บ่งพร่องฟองอากาศ เป็นปัจจัยรอง ลำดับที่ 1 เพราะอาจจะได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงกระบวนการโดยตรง มีค่าคะแนนเท่ากับ 7 คะแนน และผลที่ได้ร่วม (Yield) ซึ่งอาจจะมีผลกระทบจากการปรับปรุงกระบวนการในทางอ้อม เป็นปัจจัยรองลำดับที่ 2 มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ตามลำดับ

จากนั้นจึงทำการระดมสมองจากบุคลากรในกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คะแนนของผลกระทบของ ปัจจัยขาเข้ากระบวนการที่สำคัญแต่ละปัจจัย ที่จะมีต่อปัจจัยขาออกกระบวนการที่สำคัญแต่ละปัจจัย ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบนั้น โดยจะมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 - 9 เพื่อให้การพิจารณาให้ค่าคะแนนนั้นมีการแยกแยะได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะดีกว่าการแบ่งเป็น 10 ระดับ ตั้งแต่ 1 - 10 ซึ่งบางครั้งอาจจะแยกแยะไม่ได้ในกรณีที่ให้ค่าคะแนนต่างกันเพียง 1 คะแนน โดยเกณฑ์การให้คะแนนผลกระทบนั้น จะใช้เกณฑ์เดียวกันกับเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของปัญหา ดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 เกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของปัญหา (Mosaica, 2007)

<u>SEVERITY</u>	
How severe is the EFFECT?	
Ranking	Impact on Customer's Product/Process
1	No impact to customer or cosmetic defect
3	Very low potential for customer impact.
5	Minor impact to customer yield, process capability, DPPM levels or delivery performance
7	Significant impact to customer yield, process capability, DPPM levels, or delivery performance
9 ^c	Customer line down, reliability failure, or missed shipments

ส่วนวิธีการคำนวณและการรวมคะแนนผลกราบทบของปัจจัยขาเข้ากระบวนการที่สำคัญนั้น สามารถอธิบายได้ดังนี้

กำหนดให้

1. คะแนนผลกราบทบ KPIV หมายถึง ค่าคะแนนของระดับผลกราบทบที่ KPIV ปัจจัยใด ๆ ทำให้ KPOV ปัจจัยใด ๆ เป็นไป
2. คะแนนความสำคัญของ KPOV หมายถึง ค่าคะแนนความสำคัญของปัจจัยขาออกกระบวนการที่สำคัญ หรือผลิตภัณฑ์ที่บวกพร้อมที่สูง ใจศึกษา
3. ถ้าให้คะแนนผลกราบทบ KPIV ปัจจัยที่ 1 กับ KPOV ปัจจัยที่ 1 = A
4. ถ้าให้คะแนนผลกราบทบ KPIV ปัจจัยที่ 1 กับ KPOV ปัจจัยที่ 2 = B
5. ถ้าให้คะแนนผลกราบทบ KPIV ปัจจัยที่ 1 กับ KPOV ปัจจัยที่ 3 = C
6. คะแนนความสำคัญของ KPOV1 = D
7. คะแนนความสำคัญของ KPOV2 = E
8. คะแนนความสำคัญของ KPOV3 = F

ดังนั้นค่าคะแนนรวมผลกราบทบของ KPIV ปัจจัยที่ 1 ที่มีต่อ KPOV ปัจจัยที่ 1 ถึงปัจจัยที่ 3 จะสามารถคำนวณหาได้จากสูตรดังนี้

$$\text{ผลกราบทบของ KPIV ปัจจัยที่ 1} = (A \times D) + (B \times E) + (C \times F)$$

สำหรับวิธีการคำนวณและการรวมคะแนนผลกราบทบของ KPIV ปัจจัยอื่น ๆ ถ้าไปก็จะใช้วิธีเดียวกัน จะเปลี่ยนแค่คะแนนผลกราบทบ KPIV ในข้อ 3 - 5 จากปัจจัยที่ 1 เป็น 2, 3, ..., และอื่น ๆ ไปเรื่อย ๆ จนครบทุกปัจจัย ส่วนคะแนนความสำคัญของ KPOV ปัจจัยที่ 1 - 3 ในข้อ 6 - 8 จะยังคงที่เหมือนเดิม

จากนั้นจึงทำการให้คะแนนปัจจัยทางด้านขาเข้ากระบวนการที่สำคัญแต่ละปัจจัยใน
ครบ แล้วจึงทำการรวมคะแนน ซึ่งผลที่ได้คัดลงในตารางที่ 4.2

ตัวอย่างการคำนวณและการรวมคะแนนผลกระบวนการปัจจัยขาเข้ากระบวนการที่
สำคัญ จากตารางเหตุและผล สามารถอธิบายได้ดังนี้

ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยความชื้นในตู้แห้งที่คลังพัสดุย่อย

มีคะแนนผลกระบวนการ กับ ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องภาวะล้าบอน = 9 คะแนน

มีคะแนนผลกระบวนการ กับ ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องฟองอากาศ = 3 คะแนน

มีคะแนนผลกระบวนการ กับ ผลที่ได้ร่วม = 7 คะแนน

ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องภาวะล้าบอนมีค่าคะแนน = 9 คะแนน

ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องฟองอากาศ มีค่าคะแนน = 7 คะแนน

และผลที่ได้ร่วม มีค่าคะแนน = 5 คะแนน

ดังนั้นคะแนนรวมผลกระบวนการ ปัจจัยความชื้นในตู้แห้งที่คลังพัสดุย่อย จะมีค่า

$$\text{เท่ากับ } (9 \times 9) + (3 \times 7) + (7 \times 5) = 137 \text{ คะแนน}$$

ตารางที่ 4.2 ตารางเหตุและผล

ตารางเหตุและผล

ผลลัพธ์ที่บกพร่องประเทณการลั่นชอน

	ค่าเฉลี่ยคะแนนของผลลัพธ์ที่บกพร่อง			
	9	7	5	
ปัจจัยในกระบวนการฯ	ผลลัพธ์ที่ มากหรือน้อย	ผลลัพธ์ที่ มากหรือ ห้องว่าง	ผลลัพธ์	ค่าเฉลี่ย คะแนน ในแต่ละมา
อุณหภูมิที่ใช้ในการอบวัวแล้วหน้า	9	9	9	189
เวลาที่ใช้ในการอบวัวแล้วหน้า	9	9	9	189
แรงกดที่ใช้ในการเคลื่อนวัว	9	9	9	189
อุณหภูมิที่ใช้ในการเคลื่อนวัว	9	9	9	189
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะใจที่ใช้ในการเคลื่อนวัว	9	7	7	165
การทดสอบตัวตัดสิน	9	3	7	137
ความชื้นในตุ่มหง่านคัลส์ที่ดีอยู่อย	9	3	7	137
ความชื้นในห้องคลังที่สุด	9	3	7	137
ความชื้นในห้องคลังที่ดีอยู่อย	9	3	7	137
ความชื้นในห้องตัดต่อที่สมดังความเป็นแผน	9	3	7	137
ความชื้นในห้องอบวัวแล้วหน้า	9	3	7	137
ความชื้นในห้องเคลื่อนแบบหลาຍและแผ่น	9	3	7	137
เวลาอยู่บนการเคลื่อนวัว	3	7	7	111
อุณหภูมิในการเคลื่อนวัวเมื่องตัน	3	7	3	91
แรงกดในการเคลื่อนวัวเมื่องตัน	3	7	3	91
เวลาในการเคลื่อนวัวเมื่องตัน	3	7	3	91
เวลาอยู่บนการอบวัวแล้วหน้า	3	3	7	83
การตรวจสอบการทดสอบที่ล้ม	3	3	7	83
การอบรมพนักงานตัดต่อที่ล้ม	3	3	3	63
การอบรมพนักงานอบวัวแล้วหน้า	3	3	3	63
การอบรมพนักงานเคลื่อนแบบหลาຍและแผ่น	3	3	3	63
สภาพการไฟของหน้ามีนรัน	3	3	3	63
สภาพอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเคลื่อนวัว	3	3	3	63
การบรรจุติดตั้งลงกล่อง	3	3	3	63
อุณหภูมิที่ใช้ในการตัดต่อที่ล้ม	3	3	3	63
เวลาที่ใช้ในการตัดต่อที่ล้ม	3	3	3	63
ดำเนินงานในตุ่มหง่านแล้วหน้า	3	3	3	63
ระดับการเปิดต่อระบบแก๊สของตุ่มหง่านแล้วหน้า	3	3	3	63
การนำร่องรักษาเชิงป้องกันของเครื่องเคลื่อนวัว	3	3	3	63
รักษาระดับความลับของกระบวนการฯ	3	3	3	63
อุณหภูมิที่ห้องคลังที่สุด	3	3	3	63
อุณหภูมิที่ห้องเคลื่อนแบบหลาຍและแผ่น	3	3	3	63
รักษาระดับความลับของกระบวนการฯ	1	3	3	45
การอบรมพนักงานตัดต่อที่สุด	1	1	1	21
การสอบวัดผลพนักงานตัดต่อที่สุด	1	1	1	21
การอบรมพนักงานตัดต่อที่ดีอยู่อย	1	1	1	21
การสอบวัดผลพนักงานตัดต่อที่ดีอยู่อย	1	1	1	21
การสอบวัดผลพนักงานตัดต่อที่ล้ม	1	1	1	21
การสอบวัดผลพนักงานแล้วหน้า	1	1	1	21
การสอบวัดผลพนักงานเคลื่อนแบบหลาຍและแผ่น	1	1	1	21
สภาพพลวัตความร้อนของตุ่มหง่านแล้วหน้า	1	1	1	21
สภาพพลวัตความร้อนของเครื่องเคลื่อนแบบหลาຍและแผ่น	1	1	1	21
การนำร่องรักษาเชิงป้องกันของเครื่องเคลื่อนวัวแล้วหน้า	1	1	1	21
การนำร่องรักษาเชิงป้องกันของเครื่องเคลื่อนวัวแล้วหน้า	1	1	1	21
ค่าคะแนนรวมทั้งหมด				3777

หลังจากนั้นจึงทำการพิจารณาเลือกปัจจัยที่มีคะแนนสูงกว่าปัจจัยอื่นหรือมีผลกระทบมากกว่าปัจจัยอื่น เพื่อนำไปทำการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งผลจากการพิจารณาทำให้ได้ปัจจัยที่มีค่าคะแนนรวมสูงนารวมทั้งหมด 12 ปัจจัย ประกอบไปด้วย

1. อุณหภูมิที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้า
2. เวลาที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้า
3. แรงกดที่ใช้ในการเคลือบงาน
4. อุณหภูมิที่ใช้ในการเคลือบงาน
5. แผ่นฟิล์มลอกได้ที่ใช้ในการเคลือบงาน
6. การห่อพลาสติกวัตถุดิบ
7. ความชื้นในตู้แห้งที่คลังพัสดุอยู่
8. ความชื้นในห้องคลังพัสดุ
9. ความชื้นในห้องติดฟิล์มและตัดงานเป็นแผ่น
10. ความชื้นในห้องอบงานล่วงหน้า
11. ความชื้นในห้องเคลือบแบบหลายแผ่น
12. ความชื้นในห้องเคลือบแบบหลายแผ่น

4.2.5. สร้างตารางวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure mode and effect analysis: FMEA)

ใช้ตารางการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ เพื่อคัดกรองปัจจัยที่ได้มาจากการใช้ตารางเหตุและผลให้เหลือจำนวนปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดจริงๆ เพราะถ้านำปัจจัยทั้งหมดไปทำการออกแบบการทดลองแล้ว แม้ว่าจะใช้วิธีการออกแบบการทดลองแบบสัดส่วนแฟคทอเรียล (2^{k-p} Fractional factorial design) ได้ก็ตาม แต่ก็ถือว่าซังนี จำนวนปัจจัยมากเกินไปที่จะนำไปทำการทดลอง เพราะจำนวนปัจจัยยิ่งมีมากเท่าไหร่ การควบคุมการทดลองและการควบคุมปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้สนใจศึกษา เพื่อไม่ให้มีผลต่อการทดลองก็จะทำได้ยากตามไปด้วย อีกทั้งการออกแบบการทดลองบางวิธีก็อาจจะทำให้เกิดการทดลองที่มีปัจจัยร่วม (Confounding factor) รวมอยู่ด้วย ซึ่งหากเกิดกรณีแบบนี้ขึ้น ก็จะทำให้สรุปไม่ได้ว่าปัจจัยใดที่มีผลกระทบโดยตรง และจะต้องแก้ไขโดยการทำการทดลองเพิ่มเพื่อแยกปัจจัยร่วมคังก์ล่าวออกจากกัน จะเห็นว่าปัญหาต่าง ๆ คังก์ล่าวจะทำให้สื้นเปลี่ยนเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้เป็นจำนวนมากมาก อีกทั้งจะทำให้ความสูญเสียกำลังที่เกิดขึ้นอยู่นี้ ไม่ได้ลดลงไปและจะยังคงมีอยู่ต่อเนื่องไปเป็นเวลานาน ในบางปัญหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นอาจมีมูลค่ามากมาก หากเสีย เรื่องเดียวกัน

กับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการลื้นขอบที่เกิดของโรงพยาบาลศึกษา ถ้าทำการปรับปรุง แก้ไขข้ากินไป ก็จะทำให้สูญเสียผลกำไรจากการผลิตงานจำนวนมาก และเสียโอกาสในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจนี้ไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การสร้างตารางวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบนั้น จะมีวิธีการทำสร้างโดยเริ่มจากการทำการระบุ แนวโน้มรูปแบบของการเกิดข้อบกพร่อง (Potential failure mode), แนวโน้มผลกระทบจากข้อบกพร่อง (Potential failure effects), การให้หัวใจ ค่าคะแนนความรุนแรงของปัญหา (Severity) โดยค่าคะแนนที่ให้จะมีค่าตั้งแต่ 1 คือ ไม่มี ความรุนแรง จนถึง 9 คือ มีความรุนแรงที่สุด, แนวโน้มสาเหตุของปัญหา (Potential Causes), การให้หัวใจค่าคะแนนความถี่ในการเกิดปัญหา (Occurrence) โดยค่าคะแนนที่ให้จะมีค่าตั้งแต่ 1 คือ ไม่เคยเกิดขึ้นเลย จนถึง 9 คือ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา, การควบคุมในปัจจุบัน (Current Controls), การให้หัวใจค่าคะแนนความสามารถในการตรวจพบปัญหา (Detection) โดยค่าคะแนนที่ให้จะมีค่าตั้งแต่ 1 คือ สามารถตรวจพบได้ทุกครั้งที่มีการเกิดปัญหา จนถึง 9 คือ ไม่สามารถตรวจพบได้เลย แล้วจึงนำเอาค่าคะแนน ความรุนแรงของปัญหา, ความถี่ในการเกิดปัญหา และ การควบคุมในปัจจุบัน ที่ได้มาคูณกัน ซึ่งผลที่ได้จะเป็นค่าคะแนนลำดับความเสี่ยง (Risk priority number) ของการเกิดปัญหา หรือ การเกิดผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องนั้นเอง จากนั้นจึงทำการจัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่จะต้องทำการแก้ไข โดยปัญหาที่มีค่าคะแนนลำดับความเสี่ยงของการเกิดปัญหามากที่สุดจะถูกนำไปทำการแก้ไขก่อน แล้วจึงทำการแก้ไขปัญหาที่มีค่าคะแนนลำดับความเสี่ยงของการเกิดปัญหาลำดับรองลงมา ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการลื้นขอบให้เหลือน้อยที่สุดและเร็วที่สุดนั่นเอง

สำหรับเกณฑ์การให้ค่าคะแนนความรุนแรงของปัญหา (Severity), ค่าคะแนนความถี่ในการเกิดปัญหา (Occurrence) และ คะแนนการตรวจพบปัญหา (Detection) ที่ใช้ในการค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.1, 4.3 และ 4.4



ตารางที่ 4.3 เกณฑ์การให้คะแนนความถี่ในการเกิดปัญหา (Mosaica, 2007)

<u>OCCURRENCE</u>			
How often will the cause occur?			
Ranking	Cpk	Frequency	Average Failure Rate
1	>2.0	0	Hasn't been known to occur or once per year
3	1.50 - 1.99	0 - 1%	Once every three months
5	1.00 - 1.49	1 - 5%	Once per month
7	.67 - .99	5 - 25%	Once per week
9	< .67	> 25%	Once per day or more

ตารางที่ 4.4 เกณฑ์การให้คะแนนการตรวจพบปัญหา (Mosaica, 2007)

<u>DETECTION</u>	
Will the CAUSE or EFFECT be detected?	
Ranking	Detection from current process control
1	Very High or $\geq 99\%$
3	High or 90 - 98%
5	Moderate or 75 - 89%
7	Low or 50 - 75%
9	Very Low or $< 50\%$

ส่วนวิธีการคำนวณและการรวมคะแนนลำดับความเสี่ยงของปัจจัยขาเข้า
กระบวนการที่สำคัญนั้น สามารถอธิบายได้ดังนี้

กำหนดให้

- ถ้าให้คะแนนความรุนแรงของ KPIV ปัจจัยที่ 1 = A
- ถ้าให้คะแนนความถี่ที่เกิดของ KPIV ปัจจัยที่ 1 = B
- ถ้าให้คะแนนคะแนนการตรวจพบของ KPIV ปัจจัยที่ 1 = C

ดังนั้นคะแนนลำดับความเสี่ยงของ KPIV ปัจจัยที่ 1 จะสามารถคำนวณหาได้จาก
สูตรดังนี้

คะแนนลำดับความเสี่ยงของ KPIV ปัจจัยที่ 1 = $A \times B \times C$

และวิธีการคำนวณและการรวมคะแนนลำดับความเสี่ยงของ KPIV ปัจจัยอื่น ๆ ถัดไป ก็จะใช้วิธีเดียวกัน จะเปลี่ยนແຄ่ຄະແນນผลกระทบ KPIV ในข้อ 1 - 3 จากปัจจัยที่ 1 เป็น 2, 3, ..., และอื่น ๆ ไปเรื่อย ๆ จนครบถ้วนปัจจัย

สำหรับการค้นคว้าแบบอิสระนี้ เมื่อนำมาปัจจัยที่ได้มาจากการคำนวณที่แล้วทั้งหมด 12 ปัจจัย มาทำการสร้างตารางการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบตามวิธีการที่ได้กล่าวมาแล้ว จะได้ตารางการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้านข้อบดังแสดงในตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ตารางการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

ลำดับ	กระบวนการ	มีจุดประสงค์เพื่อ ขยับเข้าสู่สิ่งที่ต้อง	แผนในการป้องกัน ภัยด้วยการซ่อน	แผนในการป้องกัน ภัยด้วยการลดลง	ความ รุนแรง	แผนในการป้องกันภัยด้วย การลดลง	ความรุนแรง	การควบคุมในปัจจุบัน	การ ตรวจสอบ	คะแนน ส่วนตัว	การ ตรวจสอบ	ความรุนแรง	ความรุนแรง	การ ตรวจสอบ	คะแนน ส่วนตัว	ความรุนแรง
1	อบรมความชำนาญ กระบวนการ	ออกแบบที่ใช้ใน กระบวนการ	ออกแบบที่ใช้ใน กระบวนการ	ออกแบบที่ใช้ใน กระบวนการ	10	ออกแบบที่ใช้ในสูตรเคลือบผิวน้ำ เพื่อช่วยให้การเคลือบสามารถดำเนิน การได้	9	เอกสาร PR12302 Product recipes for biglam lamination	3	270	ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเวลาผ่านไป ในการผลิตงานจำนวนมาก (Mass production)	10	9	3	270	
2	อบรมความชำนาญ กระบวนการ	เจอก็อกที่ใช้ในการ อบรมความชำนาญ	เจอก็อกที่ใช้ในอบรมความชำนาญ	ออกแบบที่ใช้ในอบรมความชำนาญ	10	เจอก็อกที่ใช้ในกระบวนการ เพื่อช่วยให้เวลาที่ใช้ในการเคลือบ ลดลง	9	เอกสาร PRCP12302 Process block control plan for multi panel	3	270	ไม่ไปทำการทดสอบหากเวลาที่ใช้มาก	10	9	3	270	
3	ทดสอบแบบ หลายแผ่น	ออกแบบที่ใช้ใน กระบวนการ	ออกแบบที่ใช้ในอบรมความชำนาญ	ออกแบบที่ใช้ในอบรมความชำนาญ	10	ออกแบบที่ใช้ในการเคลือบผิวน้ำ เพื่อช่วยให้เวลาที่ใช้ในการเคลือบ ลดลงและให้มีประสิทธิภาพ	9	เอกสาร PR12302 Product recipes for biglam lamination	3	270	ไม่ไปทำการทดสอบหากเวลาที่ใช้มาก	10	9	3	270	
4	ทดสอบแบบ หลายแผ่น	ออกแบบที่ใช้ใน กระบวนการ	ออกแบบที่ใช้ในอบรมความชำนาญ	ออกแบบที่ใช้ในอบรมความชำนาญ	10	ออกแบบที่ใช้ในการเคลือบผิวน้ำ เพื่อช่วยให้เวลาที่ใช้ในการเคลือบ ลดลง	9	เอกสาร PRCP12302 Process block control plan for multi panel	3	270	ไม่สามารถใช้ได้เมื่อเวลาผ่านไป ในการผลิตงานจำนวนมาก (Mass production)	10	9	3	270	
5	ทดสอบแบบ หลายแผ่น	ออกแบบที่ใช้ใน กระบวนการ	ใช้แผ่นที่มีผลลัพธ์ เหมือนกัน	ออกแบบที่ใช้ในอบรมความชำนาญ	10	ใช้แผ่นที่มีผลลัพธ์เหมือนกัน สำหรับการทดสอบผลลัพธ์	9	เอกสาร PR12302 Product recipes for biglam lamination	3	270	ไม่ไปทำการทดสอบหากเวลาที่ใช้มาก	10	9	3	270	
6	ทดสอบติด กาวและดูด	กระบวนการใช้สาร กาวและดูด	กระบวนการใช้สาร กาวและดูด	ออกแบบที่ใช้ในอบรมความชำนาญ	10	กระบวนการที่มีความต้องการ ความแม่นยำสูง	9	เอกสาร JA8605 Cofilm and kapton packing	3	270	ค่าความเร็วในการใช้งานที่ต้องติด กาวและดูด	10	3	3	90	
7	ทดสอบดูด	ความต้องการในสูตร ที่ต้องดูดติดแน่น	ความต้องการในสูตร	ออกแบบที่ใช้ในอบรมความชำนาญ	10	กระบวนการที่มีความต้องการความแม่นยำ ความต้องการในสูตร	3	เอกสาร JA12004 Visual aid for coffilm lay up mini	7	210	ไม่คุ้มค่าความต้องการในการติด กาวและดูดในสูตร 5%RH หา ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือในสูตร 20%RH	10	1	7	70	
8	ทดสอบติด กาว	ความต้องการในสูตร ที่ต้องดูดติดแน่น	ความต้องการในสูตร	ออกแบบที่ใช้ในอบรมความชำนาญ	10	กระบวนการที่มีความต้องการความแม่นยำ ความต้องการในสูตร	3	เอกสาร JA12004 Environment control procedure	7	210	เพิ่มความต้องการความต้องการความแม่นยำ ที่ต้องดูดติดแน่น 1 ครั้งเป็น 啫ล 1 ครั้ง	10	1	7	70	
9	ทดสอบดูด	ความต้องการในสูตร ที่ต้องดูดติดแน่น	ความต้องการในสูตร	ออกแบบที่ใช้ในอบรมความชำนาญ	10	กระบวนการที่มีความต้องการความแม่นยำ ความต้องการในสูตร	3	เอกสาร JA12004 Environment control procedure	7	210	เพิ่มความต้องการความต้องการความแม่นยำ ที่ต้องดูดติดแน่น 1 ครั้งเป็น 啫ล 1 ครั้ง	10	1	7	70	
10	ทดสอบแบบ หลายแผ่น	ความต้องการในสูตร ที่ต้องดูดติดแน่น	ความต้องการในสูตร	ออกแบบที่ใช้ในอบรมความชำนาญ	10	กระบวนการที่มีความต้องการความแม่นยำ ความต้องการในสูตร	3	เอกสาร JA12004 Environment control procedure	7	210	เพิ่มความต้องการความต้องการความแม่นยำ ที่ต้องดูดติดแน่น 1 ครั้งเป็น 啫ล 1 ครั้ง	10	1	7	70	
11	อบรมความชำนาญ	ความต้องการใน กระบวนการ	ความต้องการใน	ออกแบบที่ใช้ในอบรมความชำนาญ	10	กระบวนการที่มีความต้องการความแม่นยำ ความต้องการใน	3	เอกสาร JA12004 Environment control procedure	7	210	เพิ่มความต้องการความต้องการความแม่นยำ ที่ต้องดูดติดแน่น 1 ครั้งเป็น 啫ล 1 ครั้ง	10	1	7	70	
12	ทดสอบแบบ หลายแผ่น	ความต้องการในสูตร ที่ต้องดูดติดแน่น	ความต้องการในสูตร	ออกแบบที่ใช้ในอบรมความชำนาญ	10	กระบวนการที่มีความต้องการความแม่นยำ ความต้องการใน	3	เอกสาร JA12004 Environment control procedure	7	210	เพิ่มความต้องการความต้องการความแม่นยำ ที่ต้องดูดติดแน่น 1 ครั้งเป็น 啫ล 1 ครั้ง	10	1	7	70	

จะเห็นว่าผลที่ได้จากการทำตารางการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องของการล้านข้อบดังนี้ ทำให้ได้ปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดมาจำนวน 3 ปัจจัย เพื่อนำไปทำการออกแบบการทดลองในขั้นตอนต่อไป คือ

1. เวลาที่ใช้ในการทำงานล่วงหน้า
2. แรงกดที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย
3. แผ่นฟิล์มลอกໄได้ที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย

โดยมีปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดจำนวน 2 ปัจจัยที่ไม่สามารถนำไปทำการทดลองได้อันเนื่องมาจากการจำกัดของการออกแบบการและความสามารถในการผลิตงานที่จะต้องทำการผลิตให้ได้ในปริมาณมาก (Mass production) ของกระบวนการเคลือบแบบหลายแผ่นเอง ทำให้ต้องตั้งค่าของปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยไว้แบบตายตัว คือ

1. อุณหภูมิที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้า
2. อุณหภูมิที่ใช้ในการเคลือบงาน

และนอกจากนี้ยังมีอีก 7 ปัจจัยที่ต้องนำไปทำการแก้โดยทันทีเพื่อลดความแปรปรวนของกระบวนการผลิตให้มีค่าน้อยลง คือ

1. การห่อพลาสติกวัดถูกต้อง
2. ความชื้นในตู้แห้งที่คลังพัสดุย่อย
3. ความชื้นในห้องคลังพัสดุ
4. ความชื้นในห้องคลังพัสดุย่อย
5. ความชื้นในห้องคิดฟิล์มและตัดงานเป็นแผ่น
6. ความชื้นในห้องอบงานล่วงหน้า
7. ความชื้นในห้องเคลือบแบบหลายแผ่น

สำหรับตัวอย่างการคำนวณและการรวมคะแนนลำดับความเสี่ยงของปัจจัยเข้ากระบวนการที่สำคัญ จากตารางวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้วนของสามารถอธิบายได้ดังนี้

ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยอุณหภูมิที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้า

มีค่าคะแนนความรุนแรง = 10 คะแนน

มีค่าคะแนนความถี่ที่เกิด = 9 คะแนน

และมีค่าคะแนนการตรวจพบ = 3 คะแนน

ดังนั้นคะแนนลำดับความเสี่ยงของปัจจัยอุณหภูมิที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้าจะมีค่าเท่ากับ $10 \times 9 \times 3 = 270$ คะแนน

4.2.6. การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement system analysis)

เนื่องจากกระบวนการวัดที่ใช้นั้นเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้างขอน ซึ่งทำโดยใช้พนักงานตรวจสอบคุณภาพโดยทำการตรวจสอบด้วยตาเปล่า ผ่านกล้องชุดที่มีกำลังขยาย 10 เท่า ดังนั้นจะต้องทำการวิเคราะห์ความสามารถในการวัดซ้ำ และการให้ผลซ้ำของระบบการวัด แบบข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ซึ่งจะต้องมีการเตรียมการทดสอบโดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ดี และผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้างขอนมาอย่างละ 10 ตัวอย่าง รวม 20 ตัวอย่าง จากนั้นจึงให้พนักงานที่ทำการตรวจสอบงานทั้ง 2 กะ คือ กะ A และ กะ B จำนวนละ 4 คน มาทำการตรวจงานดังกล่าวคนละ 2 ครั้ง โดยในการตรวจงานของแต่ละคนในแต่ละครั้งนั้นจะทำการสลับตัวงานที่ใช้ทำการทดสอบเพื่อป้องกันการจดจำตัวอย่างหรือการลอกคำตอบกัน ผลการทดสอบที่ได้ค้างแสดงในตารางที่ 4.6 - 4.7

ตารางที่ 4.6 ตารางเปรียบเทียบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของพนักงานกะ A

ตารางที่ 4.7 ตารางเปรียบเทียบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของพนักงานกะ B

Attribute Agreement Analysis**Date of study:** Aug '07 **Reported by:** P. Aoonchan**Name of product:** CIIII307 **Misc:** GR&R SQ out defect (Code13) 2nd testing**Within Appraisers****Assessment Agreement****Appraiser #****Inspected #****Matched Percent** **95 % CI**

1	20	20	100.00 (86.09, 100.00)
2	20	20	100.00 (86.09, 100.00)
3	20	20	100.00 (86.09, 100.00)
4	20	20	100.00 (86.09, 100.00)
5	20	20	100.00 (86.09, 100.00)
6	20	20	100.00 (86.09, 100.00)
7	20	20	100.00 (86.09, 100.00)
8	20	20	100.00 (86.09, 100.00)

#Matched: Appraiser agrees with him/herself across trials.

Each Appraiser vs Standard**Assessment Agreement****Appraiser #****Inspected #****Matched Percent** **95 % CI**

1	20	20	100.00 (86.09, 100.00)
2	20	20	100.00 (86.09, 100.00)
3	20	20	100.00 (86.09, 100.00)
4	20	20	100.00 (86.09, 100.00)
5	20	20	100.00 (86.09, 100.00)
6	20	20	100.00 (86.09, 100.00)
7	20	20	100.00 (86.09, 100.00)
8	20	20	100.00 (86.09, 100.00)

#Matched: Appraiser's assessment across trials agrees with the known standard.

Between Appraisers**Assessment Agreement****#****Inspected #****Matched Percent** **95 % CI**

20 20 100.00 (86.09, 100.00)

#Matched: All appraisers' assessments agree with each other.

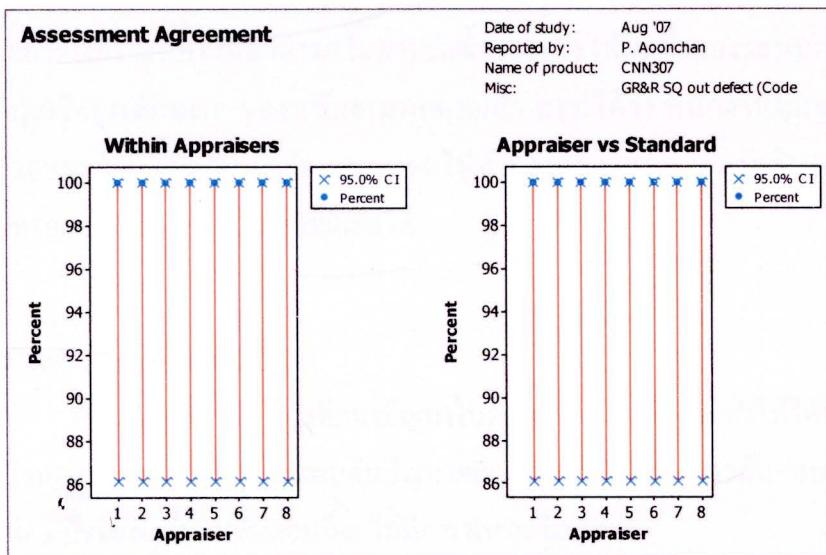
All Appraisers vs Standard**Assessment Agreement****#****Inspected #****Matched Percent** **95 % CI**

20 20 100.00 (86.09, 100.00)

#Matched: All appraisers' assessments agree with the known standard.

Attribute Agreement Analysis

รูปที่ 4.13 ผลการที่ได้จากการวิเคราะห์โปรแกรมมินิแท็บ



รูปที่ 4.14 กราฟที่ได้จากการวิเคราะห์โดยโปรแกรมมินิแท็บ

หลังจากนั้นจึงนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมมินิแท็บซึ่งปรากฏผลว่า พนักงานแต่ละคนสามารถตรวจสอบตัวอย่างงานที่เตรียมมาทดสอบได้อย่างถูกต้องทุก คน ซึ่งจะเห็นว่าค่าคะแนนความถูกต้องของการตรวจงานสอบชำ (Within appraiser assessment agreement) ของแต่ละคนมีค่าเท่ากัน 100% ทั้ง 8 คน ค่าคะแนนความถูกต้องของการตรวจงานเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานหรือคำตอบ (Each appraiser assessment agreement) ของแต่ละคนมีค่าเท่ากัน 100% ทั้ง 8 คนเช่นเดียวกัน และมีค่าคะแนนความถูกต้องระหว่างพนักงานด้วยกัน (Between appraiser assessment agreement) เท่ากัน 100% และสุดท้าย ค่าคะแนนความถูกต้องของพนักงานทุกคน เทียบกับค่ามาตรฐานหรือคำตอบ (All appraiser vs standard assessment agreement) เท่ากัน 100% ดังรูปที่ 4.13 และกราฟในรูป 4.14 เป็นการแสดงความถูกต้องของการตรวจงานสอบชำ (Within appraiser assessment agreement) และค่าคะแนนความถูกต้องของการตรวจงานเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานหรือคำตอบ (Each appraiser assessment agreement) โดยการเปรียบเทียบให้เห็นผลการทดสอบของพนักงานแต่ละคน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพระลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องกว่าล้านขบวนนี้สามารถตัดสินได้ไม่ยาก เนื่องจากวิธีล้านขบวนอุปกรณ์นี้จะเป็นแบบกว่าล้านขบวนอุปกรณ์ที่บริเวณตรงกลางของส่วนที่เป็นจุดเชื่อมต่อวงจรทางไฟฟ้าที่เป็นทองแดง ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนนั่นเอง

จากการการศึกษาระบบการวัด หรือการตัดสินผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้านของโดยการวิเคราะห์ความสามารถในการวัดซ้ำและการให้ผลซ้ำของระบบการวัดแบบข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ของพนักงานทุกคนแล้ว สรุปได้ว่า พนักงานทุกคนสามารถตรวจสอบงานได้อย่างถูกต้อง สามารถไปทำการตรวจสอบและตัดสินผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้านของ ในสายการผลิตได้

4.3 ระยะวิเคราะห์ (Analyze Phase)

เนื่องจากเมื่อได้ทำการศึกษาปัญหาในระบบการวัดเสร็จสิ้น ทำให้ได้ปัจจัยเข้ากระบวนการที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อปัญหาผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้านของโดยตรงมาจำนวน 3 ปัจจัยดังนี้ในขั้นตอนนี้จะไม่มีการทำการวิเคราะห์

4.4 ระยะปรับปรุง (Improve Phase)

4.4.1. การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment: DOE)

ในขั้นตอนนี้จะเป็นการนำปัจจัยเข้ากระบวนการที่สำคัญ ที่ผ่านการพิจารณาคัดกรองมาจากตารางวิเคราะห์ข้อมูลพร่องและผลกระทบในขั้นตอนที่แล้ว มาทำการออกแบบการทดลอง โดยการพิจารณาเลือกการออกแบบการทดลองที่เหมาะสมกับจำนวนปัจจัยที่จะทำการออกแบบการทดลอง จำนวนการทดลองที่เหมาะสมที่สามารถทำได้โดยไม่ใช้เวลาหรือทรัพยากรในการมากเกินไปนัก และรูปแบบการทดลองที่เลือกควรให้ผลที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำผลที่ได้ไปทำการวิเคราะห์ต่อจนสามารถหาสมการลด削去ที่จะนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการได้โดยไม่ต้องทำการทดลองเพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้

1. การเลือกการออกแบบการทดลอง

เนื่องจากจำนวนปัจจัยที่จะออกแบบการทดลองมีจำนวนทั้งหมด 3 ปัจจัย ถือว่าไม่นัก ดังนั้นจึงเลือกใช้การออกแบบการทดลองแบบ เชิงแฟกทอรีเบล เต็มจำนวน (2^k) 3 ปัจจัย มีจุดกึ่งกลาง 3 จุด และทำซ้ำ 2 ครั้ง (2^3 Full factorial design, 3 Center point, 2 Replicate) ซึ่งจะทำให้มีจำนวนการทดลองทั้งสิ้น 22 การทดลอง อยู่ในขอบเขตที่ไม่มากเกินไป สามารถทำการทดลองได้ และจะทำให้สามารถหาค่า ผลกระทบหลัก (Main effect), การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบ 2 ทาง (2-Way interactions), การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบ 3 ทาง (3-Way interactions) และอื่นๆ ได้ทั้งหมด

2. การกำหนดค่า และขอบเขตของปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง

เมื่อเลือกรการออกแบบการทดลองแล้ว ถัดมาคือการกำหนดค่าระดับสูง ค่าระดับต่ำ และค่าระดับกลางของปัจจัยที่จะทำการทดลองทั้ง 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยเวลาที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้า, ปัจจัยแรงกดที่ใช้ในการเคลื่อนงาน และปัจจัยแผ่นฟิล์มลอกได้ที่ใช้ในการเคลื่อนงาน ให้ครอบคลุมช่วงที่สามารถปรับค่าได้ให้มากที่สุดและมีความเหมาะสมที่สุด โดยการศึกษาค่าของปัจจัยที่ใช้กับการผลิต พลิติกัณฑ์ CNN300, CNN301, CNN307 และ CNN308 ในปัจจุบัน และค่าของปัจจัยที่ใช้กับการผลิตพลิติกัณฑ์อื่น ๆ

ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทั้ง 3 นั้น ประกอบไปด้วยปัจจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่สามารถกำหนดค่าเป็นตัวเลข ค่าสูง ค่าต่ำ และค่ากลาง ได้จำนวน 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยเวลาที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้า และปัจจัยแรงกดที่ใช้ในการเคลื่อนงาน และปัจจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซึ่งมีค่าเฉพาะตัว (Attribute) ไม่สามารถกำหนดเป็นค่าสูง ค่าต่ำ และค่ากลาง ได้ คือ ปัจจัยแผ่นฟิล์มลอกได้ที่ใช้ในการเคลื่อนงาน ดังนี้จึงทำการพิจารณาเพื่อกำหนดค่าของปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

➤ ปัจจัยเวลาที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้า

เนื่องจากการอบงานล่วงหน้านั้น เป็นการเดรีบมความพร้อมให้กับการที่เคลื่อนย้ายบนฟิล์ม เพื่อให้การนั้นเริ่มเปลี่ยนสถานะจากของแข็ง เป็นของเหลวเล็กน้อยอย่างพอเหมาะ ไม่แข็งหรือไม่เหลวเกินไป และไม่ไหลงมากหรือไหลงอยเกินเวลาสำหรับการเคลื่อนในกระบวนการถักไป ส่วนพารามิเตอร์ของการอบงานล่วงหน้านี้มีทั้งหมด 2 ปัจจัย ด้วยกันคือ ปัจจัยอุณหภูมิที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้า ซึ่งถูกกำหนดค่าไว้ตายตัวที่ 225°F เนื่องจากเหตุผลของความต้องการให้กระบวนการผลิตนี้มีความอ่อนตัว (Flexibility) สูง และความต้องการที่จะบริหารความจุ หรือ ความสามารถในการผลิตงาน (Capacity) ของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะสามารถรองรับการผลิตงานได้หลายพลิติกัณฑ์ในเวลาเดียวกันและทำการผลิตได้ในปริมาณมากที่สุด ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งคือ ปัจจัยเวลาที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้า ที่จะทำการศึกษา จะเป็นปัจจัยที่ปรับค่าได้เพียงปัจจัยเดียว โดยการพิจารณาจากชนิดและสภาพของภาชนะที่จะทำการอบ ซึ่งในการผลิตงานทั่ว ๆ ไป

จะมีค่าอยู่ในช่วง 0 นาที ถึง 40 นาที ทั้งนี้หากใช้เวลาในการอบน้อยเกินไป จะทำให้การมีการไหลงมากขยะที่ทำการเคลือบ และเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องจากการลับขอบได้ และหากใช้เวลามากเกินไป จะทำให้การมีการไหลงน้อยขยะที่ทำการเคลือบ และเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องฟองอากาศได้

ดังนั้นจึงกำหนดค่า ปัจจัยเวลาที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้า ให้มีค่าที่ระดับต่ำเท่ากับ 0 นาที มีค่าที่ระดับสูงเท่ากับ 40 นาที และมีค่าที่ระดับกลางเท่ากับ 20 นาที ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ CNN300, CNN301, CNN307 และ CNN308 ในปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 4.8

➤ ปัจจัยแรงกดที่ใช้ในการเคลือบงาน

กระบวนการการเคลือบงานที่ทำโดยใช้เครื่องเคลือบงานแบบหลาຍ แผ่นนั้น จะเป็นการอบเคลือบงานด้วยความร้อนสูง เพื่อทำให้การเกิดการยึดติดกับฟิล์มและแ朋วงจรชนิดอ่อนแบบถาวร ซึ่งในการทำนั้นจะใช้พารามิเตอร์รวมทั้งหมด 3 ปัจจัยคือ ปัจจัยอุณหภูมิที่ใช้ในการเคลือบงาน จะถูกกำหนดค่าไว้ตายตัวที่ 375°F และปัจจัยเวลาที่ใช้ในการเคลือบงาน จะถูกกำหนดค่าไว้ตายตัวที่ 60 นาทีเช่นกัน เนื่องจากเหตุผลของความต้องการให้กระบวนการผลิตนี้มีความอ่อนด้าวสูง และความต้องการที่จะบริหารความชุ่ม หรือความสามารถในการผลิตงานของเครื่องจักร ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะสามารถรองรับการผลิตงานได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ในเวลาเดียวกันและทำการผลิตได้ในปริมาณมากที่สุดเช่นเดียวกันกับ กระบวนการการอบงานล่วงหน้า ส่วนอีกหนึ่งปัจจัยคือ ปัจจัยแรงกดที่ใช้ในการเคลือบงาน ที่จะทำการศึกษา จะเป็นปัจจัยที่ปรับค่าได้เพียงปัจจัยเดียว โดยการพิจารณาจากชนิดของฟิล์มชนิดของภาชนะ และชนิดของแ朋วงจรชนิดอ่อนที่จะทำการเคลือบ ซึ่งในการผลิตงานทั่วๆ ไปจะมีค่าอยู่ในช่วง 370 Klb ถึง 430 Klb และในการผลิตงาน ผลิตภัณฑ์ CNN300, CNN301, CNN307 และ CNN308 จะใช้ค่าเท่ากับ 370 Klb

ดังนั้นจึงทำการกำหนดค่า ปัจจัยแรงกดที่ใช้ในการเคลือบงาน ให้มีค่าที่ระดับต่ำเท่ากับ 310 Klb มีค่าที่ระดับสูงเท่ากับ 430 Klb และมี

ค่าที่ระดับกลางเท่ากับ 370 Klb ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ CNN300, CNN301, CNN307 และ CNN308 ในปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 4.8

➤ ปัจจัยแผ่นฟิล์มลอกได้ที่ใช้ในการเคลือบงาน

ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหนึ่งในกระบวนการการเคลือบงาน ที่ทำโดยใช้เครื่องเคลือบงานแบบหลายแผ่นเข้าหากัน แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะทำให้การยึดติดกับฟิล์มและแพลงวนจะชนิดอ่อน โดยตรง เมนูนกับปัจจัยที่จะทำการศึกษาและได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่ปัจจัยแผ่นฟิล์มลอกได้นี้ เป็นปัจจัยที่จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์แตกต่างแผ่น ไม่เกิดการยึดติดกันเอง หรือยึดติดกับอุปกรณ์สำหรับใส่งานที่ใช้ในการเคลือบงาน รวมทั้งจะเป็นตัวช่วยให้ตัวผลิตภัณฑ์มีการเคลือบที่สม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น และยังทำหน้าที่ป้องกันการที่ไอลนิขจะทำการเคลือบงานไม่ให้ไอลนิขมาลัดขอนมากเกินไปอีกด้วย สำหรับแผ่นฟิล์มลอกได้ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบ คือ แบบ Dahlar และแบบ Sekisui ซึ่งเป็นแบบใหม่

ดังนั้นจึงกำหนดให้ แผ่นฟิล์มลอกได้แบบ Dahlar ค่าที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ CNN300, CNN301, CNN307 และ CNN308 ในปัจจุบัน เป็นระดับต่ำ และแผ่นฟิล์มลอกได้แบบใหม่ คือ Sekisui เป็นระดับสูง โดยไม่มีระดับกลางหรือจุดกึ่งกลาง ดังแสดงในตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 ตารางการกำหนดค่าและขอบเขตของปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง

ปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง	สัญลักษณ์	ระดับในการทดลอง		
		ระดับต่ำ (-)	จุดกึ่งกลาง (Center point)	ระดับสูง (+)
เวลาที่ใช้ในการร่อนงานล่วงหน้า (นาที)	PB	0	20	40
แรงกดที่ใช้ในการเคลือบงาน (Klb)	PS	310	370	430
แผ่นฟิล์มลอกได้ที่ใช้ในการเคลือบงาน (ประเภท)	RF	Dahlar	ไม่มี	Sekisui

3. ทำการออกแบบการทดลองตามแบบที่เลือกเอาไว้ และตามค่าที่กำหนดไว้ ก่อนหน้านี้ โดยใช้โปรแกรมมินิแท็บ จะได้การทดลองทั้งหมด 22 การทดลอง ดังตารางที่ 4.9 จะเห็นว่าโปรแกรมมินิแท็บจะทำการเพิ่มจำนวนจุดกึ่งกลางจาก ปกติที่กำหนดให้มี 3 จุด เพิ่มขึ้นมาเป็น 6 จุด ทั้งนี้ เพราะปัจจัยที่นำมาทำการ ออกแบบการทดลองนั้น มีปัจจัยที่เป็นปัจจัยเชิงคุณภาพอยู่ 1 ปัจจัย นั่นคือ ปัจจัยแผ่นฟิล์มลอก ได้ที่ใช้ในการเคลือบงาน ซึ่งปัจจัยลักษณะนี้จะมีค่า เฉพาะตัวไม่สามารถกำหนดเป็นค่าสูง ค่ากึ่งกลาง หรือค่าต่ำได้ หรืออาจกล่าว อีกนัยหนึ่งว่า ปัจจัยลักษณะนี้จะไม่มีค่ากึ่งกลางที่แท้จริงสำหรับการออกแบบ การทดลอง (No true center to design) ต่างจากปัจจัยเชิงปริมาณตามที่ได้ 'กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ ดังนั้นในการออกแบบการทดลอง ใด ๆ หากมีปัจจัยเชิง คุณภาพรวมอยู่กับปัจจัยปริมาณ โปรแกรมมินิแท็บจะทำการเพิ่มจุดกึ่งกลาง ขึ้น ตามจำนวนค่าระดับของปัจจัยเชิงคุณภาพนั้น ๆ โดยจะเรียกจุดกึ่งกลางนั้น ว่า จุดกึ่งกลางเทียน หรือ จุดกึ่งกลางจำลอง (Pseudo - center point) และจะมี สูตรคำนวณหาจำนวนจุดกึ่งกลางจำลองเป็น 2^0 โดย Q คือ จำนวนจุดกึ่งกลาง ที่กำหนดไว้ในตอนแรก และหากการออกแบบการทดลองมีการใช้บล็อก โปรแกรมมินิแท็บก็จะเพิ่มจำนวนจุดกึ่งกลางมากขึ้นอีก ตามจำนวนบล็อกที่ใช้ ในการออกแบบการทดลอง

ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบการทดลองในการค้นคว้าแบบอิสระนี้ ปัจจัย แผ่นฟิล์มลอก ได้ที่ใช้ในการเคลือบงานมีระดับของปัจจัย 2 ระดับ คือ แบบ Dahlar และแบบ Sekisui และกำหนดให้มีจุดกึ่งกลาง 3 จุด ดังนั้น โปรแกรม มินิแท็บจึงเพิ่มจำนวนจุดกึ่งกลางขึ้นตามระดับของปัจจัย ทำให้มีจุดกึ่งกลาง จำลองรวมทั้งหมด $2^3 = 6$ จุด และทำให้จำนวนการทดลองเพิ่มขึ้นจากปกติ 19 การทดลอง เป็น 22 การทดลอง ดังตารางที่ 4.9

และถ้าหากการออกแบบการทดลองนี้กำหนดให้มีบล็อกเป็นจำนวน 2 บล็อก โปรแกรมมินิแท็บก็จะเพิ่มจำนวนจุดกึ่งกลางจำลองเป็น $(2^3) \times 2$ ซึ่งจะ ทำให้มีจำนวนจุดกึ่งกลางจำลองรวมทั้งหมด 12 จุด

ตารางที่ 4.9 ตารางผลการออกแบบการทดลองแบบเชิงแฟคทอรีเบื้องต้นจำนวน

ลำดับ มาตรฐาน	ลำดับการ ทดลอง	จุดก่อข้อหา	บล็อก	PB	PS	RF
4	1	1	1	40	430	Dahlar
2	2	1	1	40	310	Dahlar
21	3	0	1	20	370	Dahlar
14	4	1	1	40	310	Sekisui
12	5	1	1	40	430	Dahlar
10	6	1	1	40	310	Dahlar
13	7	1	1	0	310	Sekisui
3	8	1	1	0	430	Dahlar
6	9	1	1	40	310	Sekisui
22	10	0	1	20	370	Sekisui
15	11	1	1	0	430	Sekisui
16	12	1	1	40	430	Sekisui
20	13	0	1	20	370	Sekisui
8	14	1	1	40	430	Sekisui
5	15	1	1	0	310	Sekisui
18	16	0	1	20	370	Sekisui
7	17	1	1	0	430	Sekisui
19	18	0	1	20	370	Dahlar
17	19	0	1	20	370	Dahlar
9	20	1	1	0	310	Dahlar
11	21	1	1	0	430	Dahlar
1	22	1	1	0	310	Dahlar

4.4.2. การทดลองและเก็บข้อมูล

ในขั้นตอนนี้จะเป็นการทำการทดลอง ตามลำดับการทดลองและค่าของปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กำหนดเอาไว้จากการออกแบบการทดลอง ซึ่งจะมีจำนวนการทดลองทั้งหมด 22 การทดลอง ดังตารางที่ 4.9 แล้วทำการเก็บข้อมูลผลการทดลอง คือ เปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องกว่าล้านของ เพื่อจะนำไปทำการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

สำหรับการทดลองในแต่ละครั้งนั้น จะต้องทำการพิจารณาปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบถึงการทดลอง ได้ ดังนั้นจะต้องมีการควบคุมปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เหล่านั้น ไม่ให้ส่งผลถึงการทดลอง หรือให้ส่งผลถึงการทดลองในระดับที่เท่า ๆ กัน ในทุก ๆ การทดลอง เพื่อให้ผลที่ได้จากการทดลองมีความถูกต้องและนำไปใช้ได้จริงให้มากที่สุด ซึ่งเมื่อทำการพิจารณาปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ แล้ว พบว่า มีปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อการทดลอง และจะต้องทำการควบคุมดังต่อไปนี้

- ใช้การพนักงานที่ทำงานในกระบวนการผลิตที่ทดลองเพียงคนเดียว
- ใช้วัตถุคิบจากกลุ่มวัตถุคิบเดียวกัน
- ใช้เครื่องจักรในแต่ละกระบวนการที่ทำการทดลองเป็นเครื่องเดียวกัน
- ใช้พนักงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เพียงคนเดียว

หลังจากนี้จึงทำการทดลอง และเก็บข้อมูลเบื้อร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้างของของแต่ละการทดลองจนครบทั้ง 22 การทดลอง ซึ่งทำให้ได้ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 ตารางข้อมูลผลการทดลอง

ลำดับ มาตรฐาน	ลำดับการ ทดลอง	ชุดถังกลาง	บล็อก	PB	PS	RF	เบอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์ที่ บกพร่องการล้างของ
4	1	1	1	40	430	Dahlar	3.82
2	2	1	1	40	310	Dahlar	2.78
21	3	0	1	20	370	Dahlar	6.60
14	4	1	1	40	310	Sekisui	0.00
12	5	1	1	40	430	Dahlar	4.17
10	6	1	1	40	310	Dahlar	3.47
13	7	1	1	0	310	Sekisui	0.00
3	8	1	1	0	430	Dahlar	29.51
6	9	1	1	40	310	Sekisui	0.00
22	10	0	1	20	370	Sekisui	0.00
15	11	1	1	0	430	Sekisui	1.04
16	12	1	1	40	430	Sekisui	0.00
20	13	0	1	20	370	Sekisui	0.00
8	14	1	1	40	430	Sekisui	0.00
5	15	1	1	0	310	Sekisui	0.00
18	16	0	1	20	370	Sekisui	0.00
7	17	1	1	0	430	Sekisui	0.35
19	18	0	1	20	370	Dahlar	7.64
17	19	0	1	20	370	Dahlar	5.90
9	20	1	1	0	310	Dahlar	19.79
11	21	1	1	0	430	Dahlar	30.56
1	22	1	1	0	310	Dahlar	21.53

4.4.3. การวิเคราะห์ผลการทดลอง

ในขั้นตอนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้มา โดยใช้โปรแกรมมินิแท็บ เพื่อตรวจสอบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้างของ และมีผลกระทบอย่างไร รวมถึงการหารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ

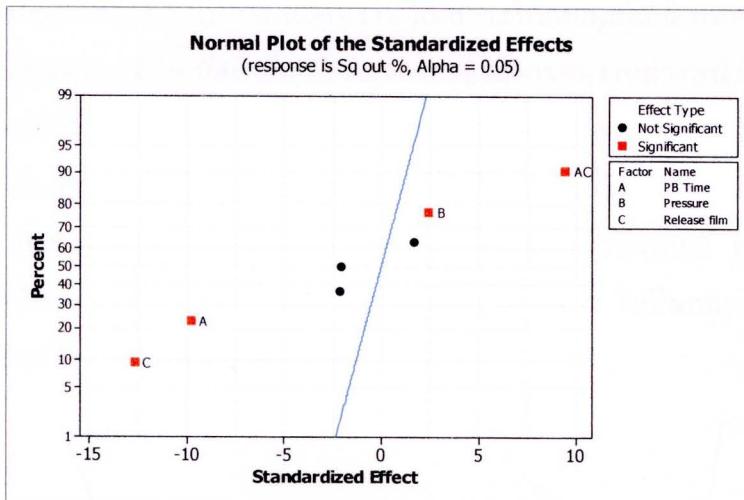
เหล่านี้กับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้วนของ และแปลงให้อยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์ หรือ ที่เรียกว่า สมการผลด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงสร้างคู่แฝดการทดลอง (Alias structure) ของรูปแบบจำลองจะมีโครงสร้างดังนี้

PB Time
Pressure
Release film
PB Time*Pressure
PB Time*Release film
Pressure*Release film
PB Time*Pressure*Release film

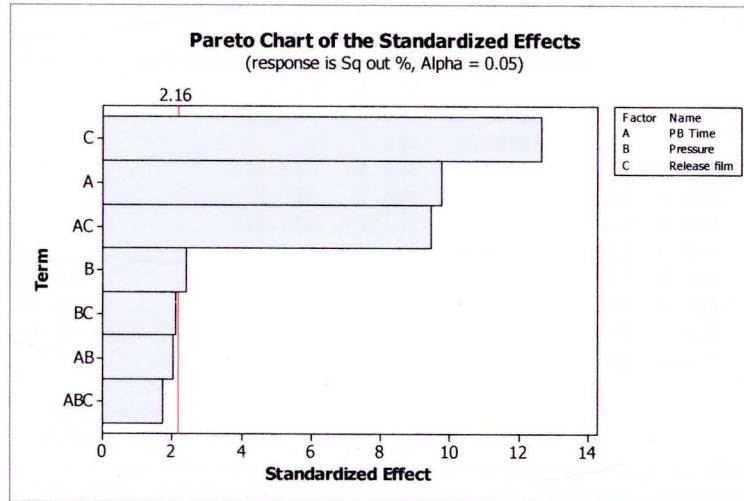


2. นำข้อมูลผลการทดลองที่ได้ไปทำการวิเคราะห์ผล เพื่อตรวจสอบดูว่ามีปัจจัยใดบ้าง ที่มีผลกระทบกับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้วนของอย่างมีนัยสำคัญ โดยทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมมินิแท็บ จะได้ผลดังรูปที่ 4.15 - 4.17



รูปที่ 4.15 กราฟการแจกแจงแบบปกติของผลกระทบมาตรฐาน

จากราฟการแจกแจงแบบปกติของผลกระทบมาตรฐานในรูปที่ 4.15 จะเห็นว่า ปัจจัยเวลาที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้า ปัจจัยแรงกดที่ใช้ในการเคลือบงาน ปัจจัยแผ่นฟิล์มลอก ได้ที่ใช้ในการเคลือบงาน และการมีปฏิกิริยาพันธ์ร่วมแบบ 2 ทาง ของปัจจัยเวลาที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้า กับ ปัจจัยแผ่นฟิล์มลอก ได้ที่ใช้ในการเคลือบงาน มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้วนของอย่างมีนัยสำคัญ



รูปที่ 4.16 กราฟพาร์โตผลกระบวนการมาตรฐาน

จากราฟพาร์โตผลกระบวนการมาตรฐานในรูปที่ 4.16 จะเห็นว่า ปัจจัยแผ่นฟิล์มлокอได้ที่ใช้ในการเคลือบงาน มีผลกระบวนการต่อผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้านขอนมากที่สุด ถัดมาคือ ปัจจัยเวลาที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้า การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบ 2 ทาง ของปัจจัยเวลาที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้า กับปัจจัยแผ่นฟิล์มлокอได้ที่ใช้ในการเคลือบงาน และปัจจัยแรงกดที่ใช้ในการเคลือบงาน จะมีผลกระบวนการในระดับรองลงมา ส่วนการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบ 2 ทาง ของปัจจัยที่เหลือ และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบ 3 ทาง ไม่มีผลกระบวนการต่อผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้านขอนอย่างมีนัยสำคัญ

Factorial Fit: Sq out % versus PB Time, Pressure, Release film

Estimated Effects and Coefficients for Sq out % (coded units)

Term	Effect	Coef	SE Coef	T	P
Constant		7.314	0.5658	12.93	0.000
PB Time	-11.067	-5.534	0.5658	-9.78	0.000
Pressure	2.735	1.368	0.5658	2.42	0.031
Release film	-12.216	-6.108	0.4825	-12.66	0.000
PB Time*Pressure	-2.300	-1.150	0.5658	-2.03	0.063
PB Time*Release film	10.720	5.360	0.5658	9.47	0.000
Pressure*Release film	-2.388	-1.194	0.5658	-2.11	0.055
PB Time*Pressure*Release film	1.953	0.976	0.5658	1.73	0.108
Ct Pt		-3.957	1.0835	-3.65	0.003

S = 2.26333 PRESS = 250.532

R-Sq = 96.66% R-Sq(pred) = 87.44% R-Sq(adj) = 94.61%

Analysis of Variance for Sq out % (coded units)

Source	DF	Seq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Main Effects	3	1340.70	1340.70	446.899	87.24	0.000
PB Time	1	489.96	489.96	489.958	95.64	0.000
Pressure	1	29.92	29.92	29.921	5.84	0.031
Release film	1	820.82	820.82	820.817	160.23	0.000
2-Way Interactions	3	503.63	503.63	167.878	32.77	0.000
PB Time*Pressure	1	21.16	21.16	21.160	4.13	0.063
PB Time*Release film	1	459.67	459.67	459.674	89.73	0.000
Pressure*Release film	1	22.80	22.80	22.801	4.45	0.055
3-Way Interactions	1	15.25	15.25	15.249	2.98	0.108
PB Time*Pressure*Release film	1	15.25	15.25	15.249	2.98	0.108
Curvature	1	68.33	68.33	68.328	13.34	0.003
Residual Error	13	66.59	66.59	5.123		
Lack of Fit	1	62.46	62.46	62.459	181.24	0.000
Pure Error	12	4.14	4.14	0.345		
Total	21	1994.50				

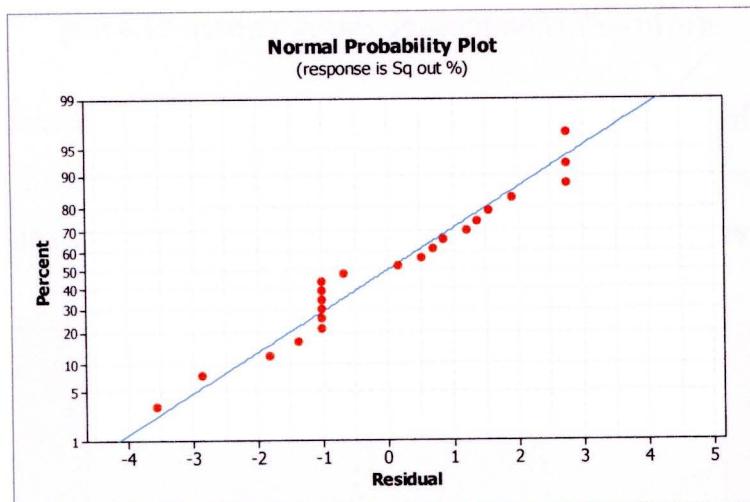
รูปที่ 4.17 การวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยโปรแกรมมินิแท็บ แบบเข้ารหัส

จากรูปที่ 4.17 จะเห็นว่า การประมาณค่าผลกระทบและค่าสัมประสิทธิ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บวกพร่องการล้วนของ แบบเข้ารหัส ที่ระดับความเชื่อมั่น (Confidence level) 95% ($\alpha = 0.05$) นั้น พบว่ามีปัจจัยที่มีผลกระทบกับผลิตภัณฑ์ที่บวกพร่องการล้วนของอย่างมีนัยสำคัญ (P-value < 0.05) คือ ปัจจัยที่นำมาทำการทดลองทั้ง 3 ปัจจัย และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบ 2 ทาง ของปัจจัยเวลาที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้า กับ ปัจจัยแผ่นฟิล์มลอกได้ที่ใช้ในการเคลือบงาน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

โดยค่าประสิทธิภาพของของรูปแบบจำลองนี้ หรือค่า R-Sq จะมีค่าเท่ากับ 96.66% และค่าประสิทธิภาพของรูปแบบจำลองแบบมีการปรับ หรือ ค่า R-Sq(adj) จะมีค่าเท่ากับ 94.61% ซึ่งถือว่าสูงมาก

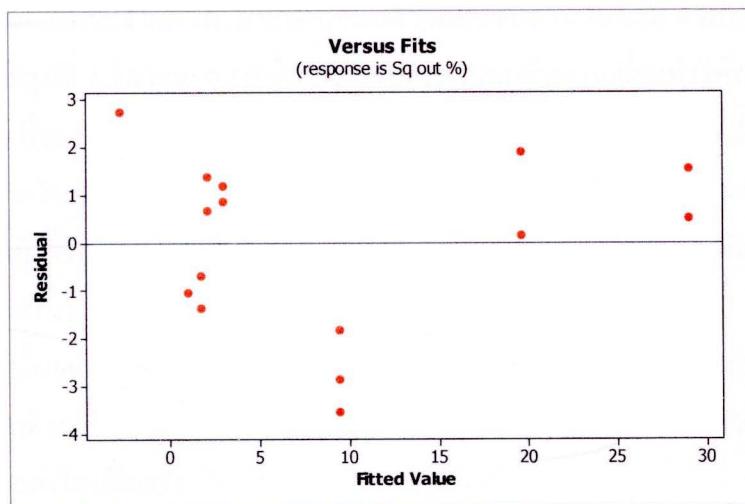
เมื่อตรวจสอบผล การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง การล้วนของ แบบเข้ารหัส ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ($\alpha = 0.05$) จะพบว่า ผลกระแทบทลัก และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบ 2 ทาง มีผลกระแทบกับผลิตภัณฑ์ ที่บกพร่องการล้วนของย่างมีนัยสำคัญ ($P\text{-value} < 0.05$) ส่วนการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบ 3 ทาง ไม่มีผลกระแทบอย่างมีนัยสำคัญ และค่าความโค้ง (Curvature) ของรูปแบบจำลอง มีผลกระแทบอย่างมีนัยสำคัญ ($P\text{-value} < 0.05$) นั้นแสดงว่า ปัจจัยต่าง ๆ ในรูปแบบจำลอง กับ ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้วนของ จะมีความสัมพันธ์กันแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non linear)

ทำการวิเคราะห์ส่วนตกค้าง (Residuals) เพื่อตรวจสอบการกระจายตัวของ ข้อมูลการทดลองว่าปกติหรือไม่ ดังรูปที่ 4.18 - 4.20



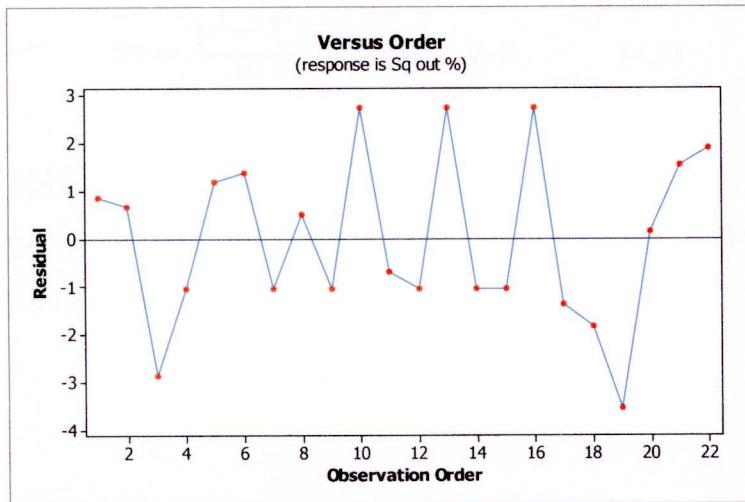
รูปที่ 4.18 กราฟความน่าจะเป็นแบบปกติของส่วนตกค้าง

การตรวจสอบความน่าจะเป็นแบบปกติของส่วนตกค้าง จากกราฟในรูปที่ 4.18 จะเห็นว่า ส่วนตกค้างมีลักษณะการกระจายตัวที่ไม่ปกติ



รูปที่ 4.19 กราฟความสัมพันธ์ของส่วนตกล้างกับค่าทำงานาย

เมื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของส่วนตกล้างกับค่าทำงานาย จากกราฟในรูปที่ 4.19 ก็พบว่า ส่วนตกล้างมีการกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ กัน เมื่อค่าทำงานายมีค่ามากขึ้น การกระจายตัวจะแอบคลงเล็กน้อย และมีลักษณะเป็นเส้นโค้งในช่วงกลาง



รูปที่ 4.20 กราฟส่วนตกล้างกับลำดับการทดลอง

เมื่อตรวจสอบส่วนตกล้างกับลำดับการทดลอง จากกราฟในรูปที่ 4.20 ก็พบว่า ส่วนตกล้างมีการกระจายตัวแบบอิสระ ไม่ขึ้นกับลำดับการทดลอง

จากผลการตรวจสอบส่วนตกลค้างทั้งหมดทำให้สรุปได้ว่า ส่วนตกลค้างมีรูปแบบการกระจายตัวที่ไม่ปกติ และมีความแปรปรวนไม่คงที่ ดังแสดงในกราฟในรูปที่ 4.18 และ 4.19 ซึ่งลักษณะของส่วนตกลค้างแบบนี้จะทำให้สมการท่านายที่ทำการสร้างเกิดความผิดพลาด และไม่สามารถจะนำไปใช้ได้เนื่องจากในการวิเคราะห์การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอร์เรียนนั้น ข้อมูลจะต้องมีการกระจายตัวแบบปกติ และมีความแปรปรวนคงที่เท่านั้น จึงจะได้สมการท่านายที่ถูกต้อง

ดังนั้นจะต้องทำการแปลงข้อมูลผลการทดลองให้ข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ และมีความแปรปรวนคงที่เสียก่อน แล้วจึงนำไปทำการวิเคราะห์ผล 'การทดลองใหม่อีกครั้ง'

3. ทำการแปลงข้อมูลผลการทดลองให้ส่วนตกลค้างมีการกระจายตัวปกติ และมีความแปรปรวนคงที่มากขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปทำการวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงแฟคทอร์เรย์ลได้ โดยใช้วิธีแปลงข้อมูลบีโคลค็อก (Box Cox Transformation) ตามสมการที่ 4.1 (Ricahrd E DeVor, 2007)

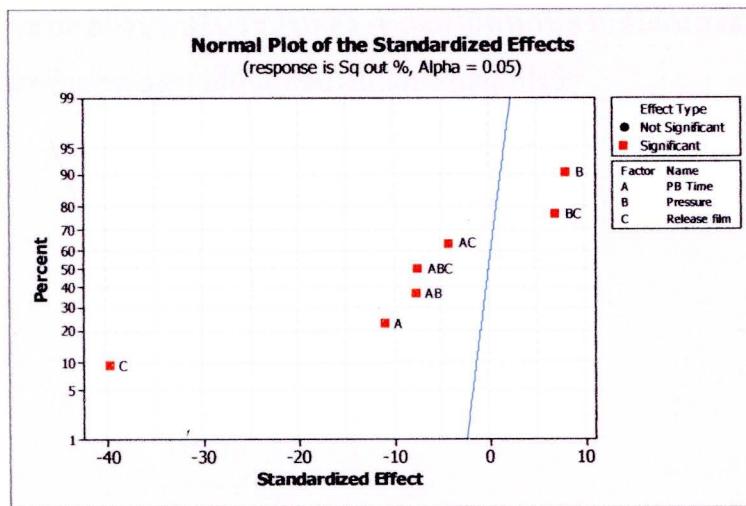
$$Yt = \frac{y^\lambda - 1}{\lambda} \quad ; \text{ เมื่อ } \lambda \neq 0 \quad (4.1)$$

เมื่อใช้โปรแกรมนินิแท็บช่วยในการคำนวณหาค่า แลมด้า (λ) ที่เหมาะสม แล้ว จะพบว่าค่าที่เหมาะสม คือ 0.06 ซึ่งเมื่อนำไปแปลงข้อมูลแล้ว จะได้ค่าผลการทดลองใหม่ ดังแสดงในตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 ข้อมูลผลการทดลองที่ผ่านการแปลงข้อมูลด้วยนีอคต์อค

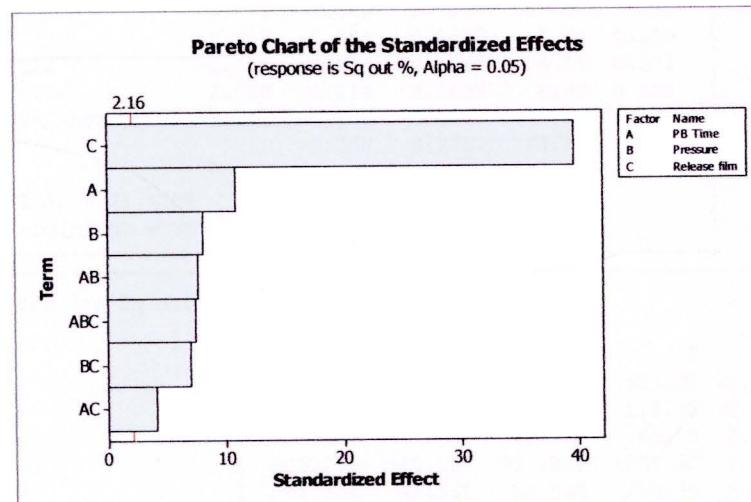
ลำดับ มาตรฐาน	ลำดับการ ทดลอง	จุดที่น่อกลาง	บล็อก	PB	PS	RF	เบอร์เซนต์ผลิตภัณฑ์ที่ นกพร่องภาวะสัมชน์	ผลที่แปลงข้อมูล ด้วยนีอคต์อค (Y_t)
4	1	1	1	40	430	Dahlar	3.8200	1.3403
2	2	1	1	40	310	Dahlar	2.7800	1.0225
21	3	0	1	20	370	Dahlar	6.6000	1.8871
14	4	1	1	40	310	Sekisui	0.0001	-9.2103
12	5	1	1	40	430	Dahlar	4.1700	1.4279
10	6	1	1	40	310	Dahlar	3.4700	1.2442
13	7	1	1	0	310	Sekisui	0.0001	-9.2103
3	8	1	1	0	430	Dahlar	29.5100	3.3847
6	9	1	1	40	310	Sekisui	0.0001	-9.2103
22	10	0	1	20	370	Sekisui	0.0001	-9.2103
15	11	1	1	0	430	Sekisui	1.0400	0.0392
16	12	1	1	40	430	Sekisui	0.0001	-9.2103
20	13	0	1	20	370	Sekisui	0.0001	-9.2103
8	14	1	1	40	430	Sekisui	0.0001	-9.2103
5	15	1	1	0	310	Sekisui	0.0001	-9.2103
18	16	0	1	20	370	Sekisui	0.0001	-9.2103
7	17	1	1	0	430	Sekisui	0.3500	-1.0498
19	18	0	1	20	370	Dahlar	7.6400	2.0334
17	19	0	1	20	370	Dahlar	5.9000	1.7750
9	20	1	1	0	310	Dahlar	19.7900	2.9852
11	21	1	1	0	430	Dahlar	30.5600	3.4197
1	22	1	1	0	310	Dahlar	21.5300	3.0694

4. นำข้อมูลผลการทดลองที่ผ่านการแปลงข้อมูลแล้ว ไปทำการวิเคราะห์ผลใหม่อีกรอบด้วยโปรแกรมmininแท็บ เพื่อตรวจสอบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบกับผลิตภัณฑ์ที่นกพร่องภาวะล้นของอย่างมีนัยสำคัญ ได้ผลดังรูปที่ 4.21 - 4.23



รูปที่ 4.21 กราฟการแจกแจงแบบปกติของผลกระทบมาตรฐาน

จากการภาพการแจกแจงแบบปกติของผลกระบวนการมาตรฐานในรูปที่ 4.21 จะเห็นว่า ปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัย การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบ 2 ทาง ของทุกปัจจัยเวลา และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบ 3 ทางของทุกปัจจัย มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้างขอนอย่างมีนัยสำคัญ



รูปที่ 4.22 กราฟพารอโตผลกระบวนการมาตรฐาน

จากการภาพพารอโตผลกระบวนการมาตรฐานในรูปที่ 4.22 จะเห็นว่า ปัจจัยแผ่นฟิล์มลอกໄได้ที่ใช้ในการเคลือบงาน มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้างขอนแบบมีนัยสำคัญมากที่สุด โดยมีค่าสูงกว่าปัจจัยอื่นมาก ส่วนปัจจัยอื่น ๆ จะมีผลกระทบในระดับรอง ๆ ลงมาแต่ทุกปัจจัยก็มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้างขอนอย่างมีนัยสำคัญทุกปัจจัย

Factorial Fit: Sq out % versus PB Time, Pressure, Release film

Estimated Effects and Coefficients for Sq out % (coded units)

Term	Effect	Coef	SE Coef	T	P	
Constant		-2.399	0.1445	-16.60	0.000	
PB Time		-3.154	1.1577	0.1445	-10.91	0.000
Pressure		2.333	1.166	0.1445	8.07	0.000
Release film		-9.772	4.886	0.1233	-39.64	0.000
PB Time*Pressure		-2.207	1.104	0.1445	-7.64	0.000
PB Time*Release film		-1.198	0.599	0.1445	-4.15	0.001
Pressure*Release film		2.020	1.010	0.1445	6.99	0.000
PB Time*Pressure*Release film		-2.145	1.073	0.1445	-7.42	0.000
Ct Pt		-1.257	0.2767		-4.54	0.001

S = 0.578098 PRESS = 21.4289

R-Sq = 99.34% R-Sq(pred) = 96.74% R-Sq(adj) = 98.93%

Analysis of Variance for Sq out % (coded units)

Source	DF	Sq SS	Adj SS	Adj MS	F	P
Main Effects	3	586.779	586.779	195.593	585.26	0.000
PB Time	1	39.798	39.798	39.798	119.09	0.000
Pressure	1	21.766	21.766	21.766	65.13	0.000
Release film	1	525.215	525.215	525.215	1571.87	0.000
2-Way Interactions	3	41.551	41.551	13.850	41.44	0.000
PB Time*Pressure	1	19.489	19.489	19.489	58.31	0.000
PB Time*Release film	1	5.743	5.743	5.743	17.18	0.001
Pressure*Release film	1	16.319	16.319	16.319	48.83	0.000
3-Way Interactions	1	18.408	18.408	18.408	55.08	0.000
PB Time*Pressure*Release film	1	18.408	18.408	18.408	55.08	0.000
Curvature	1	6.898	6.898	6.898	20.64	0.001
Residual Error	13	4.345	4.345	0.334		
Lack of Fit	1	3.685	3.685	3.685	67.09	0.000
Pure Error	12	0.659	0.659	0.055		
Total	21	657.979				

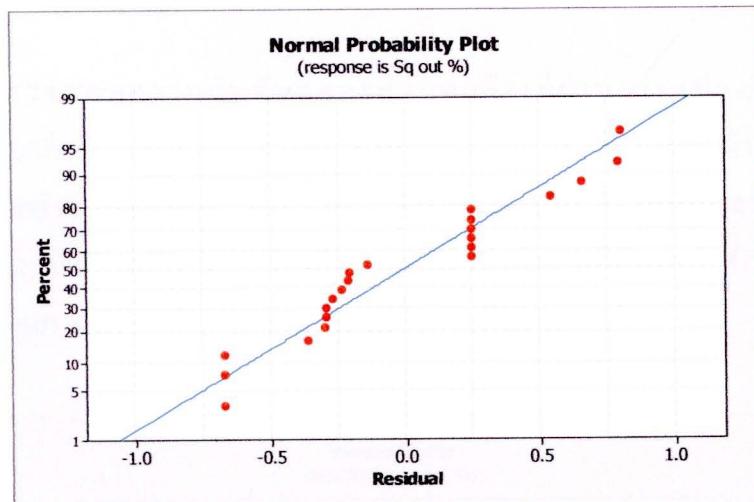
รูปที่ 4.23 การวิเคราะห์ผลการทดลองที่ผ่านการแปลงข้อมูลด้วยนิยมอคคีโดยใช้โปรแกรม minitab แบบเข้ารหัส

จากรูปที่ 4.23 จะเห็นว่า การประมาณค่าผลกระทนและค่าสัมประสิทธิ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้างของแบบเข้ารหัส ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ($\alpha = 0.05$) พบว่าปัจจัยทุกปัจจัย การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบ 2 ทาง และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบ 3 ทาง ของทุกปัจจัย มีผลกระทนกับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้างของอย่างมีนัยสำคัญ ($P\text{-value} < 0.05$)

โดยค่าประสิทธิภาพของของรูปแบบจำลองนี้ หรือค่า R-Sq จะมีค่าเท่ากับ 99.34% และค่าประสิทธิภาพของรูปแบบจำลองแบบนี้การปรับ หรือ ค่า R-Sq(adj) จะมีค่าเท่ากับ 98.93% ซึ่งถือว่าสูงมาก

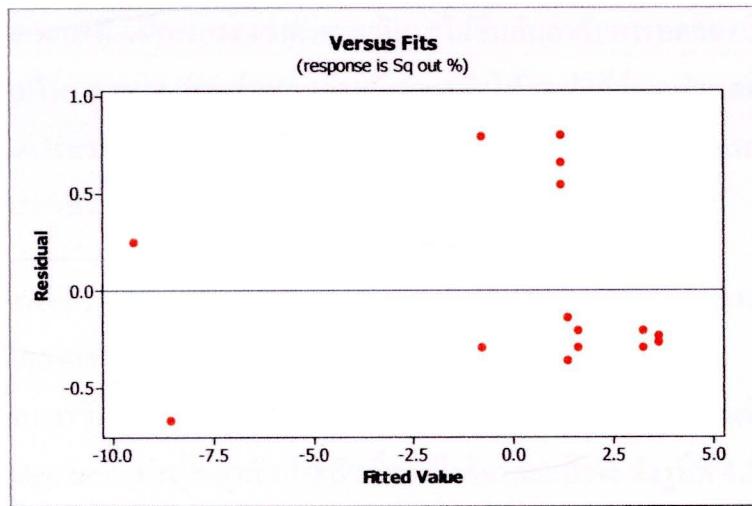
เมื่อตรวจสอบผล การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง การล้วนของ แบบเข้ารหัส ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ($\alpha = 0.05$) จะพบว่า ผลการทดสอบหลัก การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมแบบ 2 ทาง และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วม แบบ 3 ทาง มีผลการทดสอบกับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้วนของอย่างมีนัยสำคัญ ($P\text{-value} < 0.05$) รวมทั้งค่าความโค้ง (Curvature) ของรูปแบบจำลอง ที่มี ผลการทดสอบอย่างมีนัยสำคัญด้วย ($P\text{-value} < 0.05$) แสดงว่าปัจจัยต่าง ๆ ในรูปแบบจำลอง กับ ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้วนของ จะมีความสัมพันธ์กันแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non linear)

ทำการวิเคราะห์ส่วนตกค้าง (Residuals) เพื่อตรวจสอบการกระจายตัวของ ข้อมูลผลการทดลองว่าปกติหรือไม่ ดังรูปที่ 4.24 - 4.26



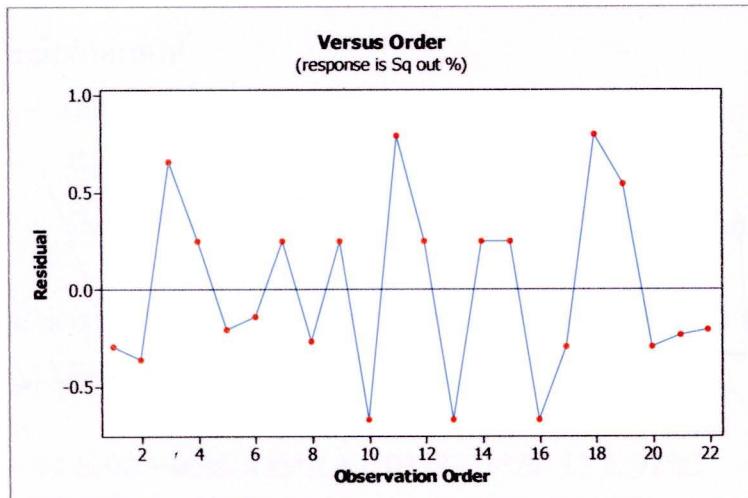
รูปที่ 4.24 กราฟความน่าจะเป็นแบบปกติของส่วนตกค้าง

การตรวจสอบความน่าจะเป็นแบบปกติของส่วนตกค้าง หลังการแปลง ข้อมูลด้วยเบื้องคือคอก จากกราฟในรูปที่ 4.24 จะเห็นว่า ส่วนตกค้างมีลักษณะการ กระจายตัวในลักษณะที่ดีขึ้น แต่ก็ยังมีการกระจายตัวที่ไม่ปกติอยู่



รูปที่ 4.25 กราฟความสัมพันธ์ของส่วนตกล้างกับค่าทำนาย

ตรวจสอบความสัมพันธ์ของส่วนตกล้างที่ผ่านการแปลงข้อมูลด้วยบีโคลค์กับค่าทำนาย จากกราฟในรูปที่ 4.25 พนว่า ส่วนตกล้างมีการกระจายตัวที่สม่ำเสมอมากขึ้น ส่วนที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งในช่วงกลางนั้นก็ลดลงมาก แต่ก็ยังมีการกระจายตัวไม่คงที่เมื่อค่าทำนายมีค่ามากในบางส่วน ก่อให้รวมก็ถือว่ามีการกระจายตัวที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก



รูปที่ 4.26 กราฟส่วนตกล้างกับลำดับการทดลอง

เมื่อตรวจสอบส่วนตกลค้างกับลำดับการทดลอง จากกราฟในรูปที่ 4.26 ที่
พบว่า ส่วนตกลค้างมีการกระจายตัวแบบอิสระไม่ขึ้นกับลำดับการทดลอง

เมื่อทำการตรวจสอบส่วนตกลค้างทั้งหมดทำให้สรุปได้ว่า ส่วนตกลค้างมี
รูปแบบการกระจายตัวที่ปกติ และมีความแปรปรวนคงที่มากขึ้น สามารถนำรูป
แบบจำลองนี้ไปหาสมการทำนายเพื่อปรับปรุงกระบวนการได้

5. ทำการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ของแบบจำลองให้อยู่ในรูปของสมการ
ทางคณิตศาสตร์เป็นสมการทำนาย หรือสมการลด削 โดยได้ดังนี้

จากการวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยโปรแกรมminitab แบบไม่เข้ารหัส
(Uncoded units) จะได้ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยแต่ละปัจจัย ดังรูปที่ 4.27

Estimated Coefficients for Sq out & using data in uncoded units	
Term	Coef
Constant	-14.8198
PB Time	0.261433
Pressure	0.0378331
Release film	-17.1292
PB Time*Pressure	-9.19704E-04
PB Time*Release film	0.300767
Pressure*Release film	0.0347089
PB Time*Pressure*Release film	-8.93846E-04
Ct Pt	-1.25726

รูปที่ 4.27 ค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยแต่ละปัจจัย

และเมื่อกำหนดให้

A = ปัจจัยเวลาที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้า (PB Time)

B = ปัจจัยแรงกดที่ใช้ในการเคลือบงาน (Pressure)

C = ปัจจัยแผ่นฟิล์มลอกได้ที่ใช้ในการเคลือบงาน (Release film)

จะสามารถนำเอาค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยทุกปัจจัยมาสร้างเป็น สมการ
ทำนาย y_t ได้ดังสมการที่ 4.2

$$y_t = -14.8198 + 0.261433*A + 0.0378331*B - 17.1292*C \quad (4.2)$$

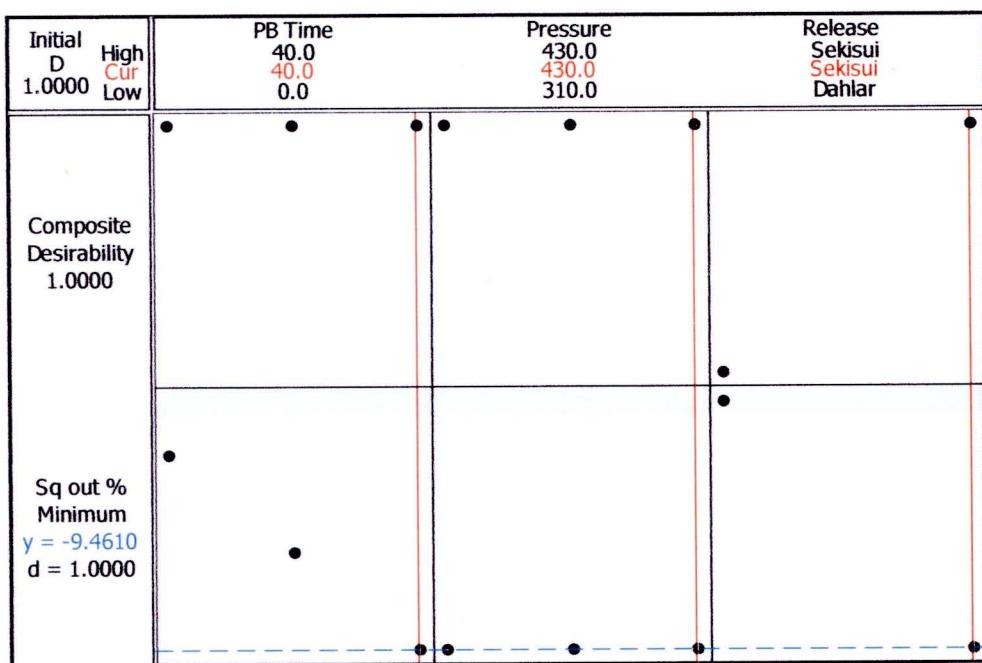
$$- 9.19704E-04*A*B + 0.300767*A*C + 0.0347089*B*C$$

$$- 8.93846E-04*A*B*C - 1.25726$$

4.4.4. การหาค่าที่ดีที่สุด

นำสมการทำงานไปหาค่าที่ดีที่สุดของแต่ละปัจจัย เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการใช้ Response optimizer ของโปรแกรม minitab ที่ช่วยทำการวิเคราะห์

ซึ่งเมื่อทำการหาค่าที่ดีที่สุด เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้านของเกิดขึ้นน้อยที่สุดแล้ว จะได้ว่าต้องทำการกำหนดให้ค่า ปัจจัยเวลาที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้าให้มีค่าเท่ากับ 40 นาที ปัจจัยแรงกดที่ใช้ในการเคลือบงานให้มีค่าเท่ากับ 430 Klb และปัจจัยแผ่นพิล์มลอกได้ที่ใช้ในการเคลือบงานจะต้องใช้แบบ Sekisui ซึ่งจะทำให้ได้ค่า Yt เท่ากับ -9.46098 และเมื่อทำการแปลงค่ากลับมาจากการแปลงค่าบีอีคีคีแล้ว จะได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องการล้านของจะมีค่าประมาณ 1.080 % ดังแสดงในรูปที่ 4.28

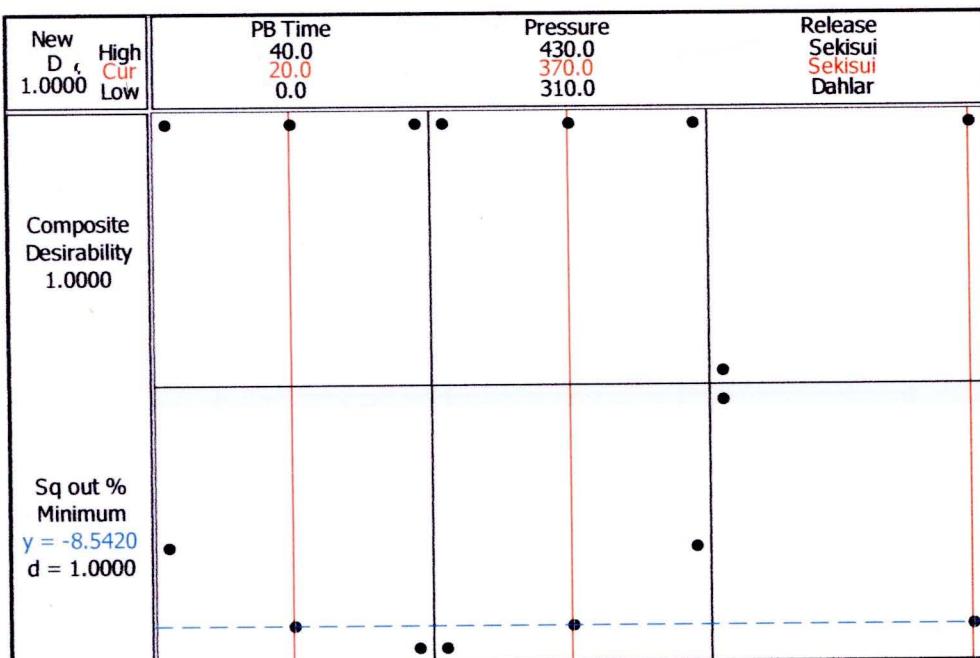


รูปที่ 4.28 การใช้ Response optimizer หาค่าที่ดีที่สุดของแต่ละปัจจัย

แต่เมื่อพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องฟองอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยจากกระบวนการที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งของการเคลือบแบบหลายแผ่นด้วยแล้ว การกำหนดให้ค่าปัจจัยเวลาที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้าให้มีค่าเท่ากับ 40 นาทีนี้ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องฟองอากาศสูงมาก เนื่องจากอาจจะเริ่มแห้งแล้วได้น้อยลง ส่วนปัจจัยแรงกดที่ใช้ในการเคลือบงานถ้าให้มีค่าเท่ากับ 430 Klb ก็จะทำให้

ประสิทธิภาพในการผลิตงานลดลงไปเนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะใช้ค่าเท่ากับ 370 Klb

ดังนั้นจึงทำการพิจารณาการหาค่าที่ดีที่สุดใหม่อีกครั้ง โดยกำหนดให้ ปัจจัยเวลา ที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้าให้มีค่าเท่ากับ 20นาที ปัจจัยแรงกดที่ใช้ในการเคลื่อนงานให้มีค่าเท่ากับ 370 Klb และ ปัจจัยแผ่นฟิล์มลอกໄได้ที่ใช้ในการเคลื่อนงานจะต้องใช้แบบ Sekisui ซึ่งจะทำให้ได้ค่า Yt เท่ากับ -8.54197 และเมื่อทำการแปลงค่ากลับมาจากการแปลงค่าบีอีคี็คแล้ว จะได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่บีกพร่องการล้านของจะมีค่าประมาณ 1.087 % ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกันเป็นอย่างที่วางแผนไว้ ดังแสดงในรูปที่ 4.29



รูปที่ 4.29 การหาค่าที่ดีที่สุดของแต่ละปัจจัย เมื่อคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่บีกพร่องฟองอากาศ

4.4.5. การวัดปริมาณผลิตภัณฑ์ที่บีกพร่องประเภทการล้านของหลังการวิจัย

ในขั้นตอนนี้จะเป็นการนำค่าที่ดีที่สุดของกระบวนการ ที่ได้มาจากการ ออกแบบการทดลองไปทดลองทำการผลิตจริง เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่บีกพร่องการล้านของ นั้นลดลงตามผลการทดลองหรือไม่ และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้หรือไม่ โดยจะทำการเก็บข้อมูลจำนวนผลิตภัณฑ์ที่บีกพร่องการล้านของที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเป็นเวลา 4 สัปดาห์

ผลปรากฏว่า เมื่อทดลองนำค่าที่ดีที่สุดไปทำการผลิตจริงในสัปดาห์ที่ 6 ถึง สัปดาห์ที่ 9 ก็พบว่าในแต่ละสัปดาห์นั้น จำนวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องกว่าล้านชิ้นของมีปริมาณลดลงอย่างมาก ต่ำกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ที่ 1% และมีความแปรปรวนของผลที่ได้ในแต่ละสัปดาห์น้อยมาก โดยค่าเฉลี่ยจำนวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องกว่าล้านชิ้นของตั้งแต่สัปดาห์ที่ 6 ถึง สัปดาห์ที่ 9 หรือ ในช่วงหลังจากการค้นคว้าแบบอิสระเสร็จแล้วมีค่าเท่ากับ 0.51% ลดลงจากค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 5 หรือ ช่วงก่อนทำการค้นคว้าแบบอิสระที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95% ดังตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 ข้อมูลการทดลองผลิตงานจริงหลังการปรับปรุงกระบวนการ

ช่วงเวลา	สัปดาห์	ปริมาณการผลิต (ชิ้น)	%SQ Out
ก่อนทำการค้นคว้าแบบอิสระ	สัปดาห์ที่ 1	148,528	9.61%
	สัปดาห์ที่ 2	169,681	3.34%
	สัปดาห์ที่ 3	143,374	1.27%
	สัปดาห์ที่ 4	210,522	2.85%
	สัปดาห์ที่ 5	266,265	7.01%
หลังทำการค้นคว้าแบบอิสระ	สัปดาห์ที่ 6	134,272	0.67%
	สัปดาห์ที่ 7	220,365	0.67%
	สัปดาห์ที่ 8	399,479	0.43%
	สัปดาห์ที่ 9	375,813	0.44%
	สัปดาห์ที่ 10		

และจากการที่จำนวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องกว่าล้านชิ้นลดลงดังกล่าววนั้น พบว่า โรงงานกรณีศึกษาสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้ถึง 404,247 บาท ภายในระยะเวลา 9 สัปดาห์ที่ทำการผลิตมา และหากคำนวณจากยอดการผลิตตลอดทั้งปีที่มีแผนการผลิตประมาณสัปดาห์ละ 400,000 ชิ้น ตัวย่อเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องกว่าล้านชิ้นที่ลดลงเหลือ 0.51% แล้ว ก็จะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ถึง ประมาณ 6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งถือว่ามีมูลค่ามหาศาล

ดังนั้นจึงถือว่าผลการทดลองที่ได้นี้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ สามารถทำการเพิ่มปริมาณการผลิตให้สูงขึ้นได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยมีผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องกว่าล้านชิ้นในปริมาณที่น้อยมาก ซึ่งเป็นการสร้างผลกำไร และส่วนแบ่งทางการตลาด ให้กับโรงงานกรณีศึกษาได้ตามนโยบาย และเป้าหมายของโรงงานด้วย

4.5 ระยะควบคุม (Control phase)

4.5.1 การปรับปรุงเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน

นำเอกสารการปฏิบัติงานของกระบวนการผลิตการเคลือบแบบหลายแผ่นที่ใช้อู่ก่อหน้ามาร่างใหม่ สำหรับใช้ควบคุมกระบวนการผลิต ดังแสดงในตารางที่ 4.13 และ รูปที่ 4.30

ตารางที่ 4.13 เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการผลิตการเคลือบแบบหลายแผ่นที่ปรับปรุงใหม่

INNOVEX (THAILAND) LIMITED Product Recipes														
Process Block: Big Lam Lamination				Date (Orig.): 04 Feb 04 Date (Rev.): 11 Oct 07				Rev.: S Page: 2 of 5						
No.	Product	Assemble part	Pre-bake		MULTI-PANEL LAMINATION PROCESS.					Squeeze Out specimens)		Panel size(inch)	Assembly Method	
			Temp (F)		Qty		Qty		Stack up type					
			+/- 8	+/- 0	Panel per layer	Layer per book	Hot plate High Pressure (lbs) ±10%	Head pad	CF Squeeze out	Kp Squeeze out				
1	CNN205 209	CF	225	40	-	-	-	-	2	3	-	12x17.5	CF up	
2	CNN211 243 250 252	CF	225	30	4	7	HR	370	2	3	-	11x17	CF up	
3	CNN214 248 253	CF	225	30	-	-	-	-	2	3	-	12x18	CF up	
4	CNN277 278 283 287 288	CF	225	30	-	-	-	-	2	3	-	12x18	CF up	
5	CNN291 294 295 297 304 314	CF+KpB	225	30	-	-	-	-	2	3	-	12x18	CF up	
6	CNN277 278 283 287 288 293 294 295 297 304 314	Stainless stiffener	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	-	12x18	CF up	
7	CNN300 301 307 308	CF	225	20	4	8	PLx	370	2	3	-	12x18	CF up	
8	HPZB05	CF+KpB	225	20	-	-	-	-	7	7	-	12x18	CF+SF 5 mils up	
9	HTC 00X 03X	CF+KpB	225	10	3	7	LHR	370	4	5	-	12x18.5	CF+SF 5 mils up	
10	HTC 16X	CF+KpB	225	20	-	-	-	-	4	5	-	12x18.5	CF+SF 5 mils up	
11	HTC 937	CF+KpB	225	20	-	-	-	-	3	4	-	12x18.5	CF+SF 5 mils up	
12	IMM110	CF	225	30	-	-	-	-	3	5	-	12x18	CF up	
13	IND0xx	CF+CF	225	20	4	7	LR	370	N/A	N/A	-	12x18	CF up	
14	MPS162	CF	225	30	-	-	-	-	7	7	-	11.5x15	CF up	
15	PHL020	CF+KpB	225	20	3	7	DLR	370	5	5	-	12x18	CF up	
16	PHL133 134 145 146	CF+CF+KpB	225	20	3	7	L	430	5	5	8	12x18	CF up	
17	PHL118	CF+CF	225	20	4	7	L	370	5	5	-	12x18	CF up	
18	PHL171 174	CF+CF	225	20	4	7	LR	370	5	5	-	12x19	CF up	
19	PHL171 174	Tat	225	20	4	7	LR	370	5	5	-	12x19	Flex front side up	
20	QTM029-031	CF	225	20	4	7	L	370	7	7	-	12x18	CF up	
21	QTM103	CF+SF	225	30	-	-	-	-	7	7	-	12x18	CF up	
22	QTM203	CF+SF	225	30	-	-	-	-	7	7	-	12x18	Kp up	
23	QTM381 382 383 384	CF	225	30	-	-	-	-	5	5	-	12x18	CF up	
24	QTM381 382 383 384	Tat	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	-	12x18	CF up	

Stack up : Lx	Stack up : PLx
Description	Description
Book cover	Book cover
Temp-r-glass	Temp-r-glass
RA Board	RA Board
Temp-r-glass	Temp-r-glass
Aluminum plate	Aluminum plate
Temp-r-glass	Temp-r-glass
Chip board	Chip board
Poly 0.005"	Poly 0.005"
Dahlar	Sekisui
Panel	Panel
Dahlar	Dahlar
Chip board	Chip board
Temp-r-glass	Temp-r-glass
Aluminum plate	Aluminum plate
Temp-r-glass	Temp-r-glass
RA Board	RA Board
Temp-r-glass	Temp-r-glass
Book cover	Book cover

รูปที่ 4.30 โครงสร้างของแผ่นฟิล์มลอกได้และส่วนอื่น ๆ ที่ใช้ในการเคลือบงาน

จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ CNN300, CNN301, CNN307 และ CNN308 จะถูกกำหนดให้ เวลาที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้ามีค่าเท่ากับ 20 นาที ค่าแรงกดที่ใช้ในการเคลือบงานมีค่าเท่ากับ 370 Klb และแผ่นฟิล์มลอกได้ที่ใช้ในการเคลือบงานจะใช้แบบ PLx หรือ ใช้แผ่นฟิล์มลอก Sekisui ประกบกับงานด้านที่เป็นฟิล์ม

เมื่อเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ได้ทำการลงทะเบียนในระบบการควบคุมเอกสารของทาง โรงงานกรณีศึกษาแล้ว จึงได้จัดการฝึกอบรมให้กับแผนกฝึกสอนพนักงาน และพนักงานในระดับหัวหน้างานให้ทราบถึงมาตรฐานใหม่ หลังจากนั้นทางแผนกฝึกสอนพนักงาน จะทำการฝึกอบรมพนักงานในสายการผลิตที่เกี่ยวข้องจนครบถ้วน รวมทั้งทำการสอน และการรับรองความสามารถในการทำงานให้กับพนักงานที่สอนผ่านด้วย ทั้งนี้ในกรณีที่มีการสลับสับเปลี่ยนพนักงาน มีการลาออก หรือรับพนักงานใหม่เข้ามา แผนกฝึกสอนพนักงานจะเป็นผู้ทำการอบรม สอน และทดสอบ และการรับรองความสามารถในการทำงานให้กับพนักงานใหม่เหล่านี้ด้วยเช่นกัน ก่อนที่จะอนุญาตให้มาทำการปฏิบัติงานในสายการผลิตได้ จึงทำให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดจากการเปลี่ยนพนักงานใหม่ หรือ กรณีลืมวิธีการที่ถูกต้องขึ้นอย่างแน่นอน

4.5.2 การกำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบเป็นระยะ ๆ หลังการปรับปรุง

เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการผลิตนั้นยังคงอยู่ในการควบคุมอยู่ตลอดเวลา ลดความแปรปรวนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะยาว (Long term) และทำให้มั่นใจว่าปัญหาจะไม่กลับมาเกิดขึ้นใหม่อีกครั้ง

ดังนั้นจึงมีการกำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานทุก ๆ 3 เดือน โดยได้บรรจุหัวข้อการตรวจสอบลงใน การสุ่มตรวจสอบกระบวนการผลิตของ แบล็คเบลท์ ในแผนก ซิกซ์ ซิกม่า ซึ่งถือเป็นกลุ่มนักคลำที่จะต้องทำการตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมปัจจัยที่สำคัญต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตของ โรงงานกรณีศึกษา ที่ได้ผ่านการปรับปรุงไปแล้ว เป็นประจำทุก ๆ 3 เดือนอยู่แล้ว โดยผู้ทำการตรวจสอบคือ แบล็คเบลท์ ของทาง โรงงานกรณีศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 4.31

Edit Delete 824 368.1	368	Do lamination process use Sekisui RP film for stack up assembly and laminate part? (PR12302)	BB Control plan
---	-----	--	-----------------------

รูปที่ 4.31 โครงสร้างของแผ่นฟิล์มลอกໄได้และส่วนอื่น ๆ ที่ใช้ในการเคลื่อนงาน

